

TLV935x-Q1 コスト重視のシステム向けの 3.5MHz、40V、RRO、MUX 対応車載オペアンプ

1 特長

- 低いオフセット電圧: $\pm 350\mu\text{V}$
- 低いオフセット電圧ドリフト: $\pm 1.5\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
- 低ノイズ: 1kHz で $15\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$
- 大きい同相除去: 110dB
- 低いバイアス電流: $\pm 10\mu\text{A}$
- レール ツー レール出力
- 多重化対応 / コンパレータ入力
 - 電源レールまでの差動入力でアンプが動作
 - アンプを開ループで、またはコンパレータとして使用可能
- 広い帯域幅: 3.5MHz GBW
- 高いスルーレート: 20V/ μs
- 低い静止電流: アンプ 1 個あたり 600 μA
- 広い電源範囲: $\pm 2.25\text{V} \sim \pm 20\text{V}$, 4.5V $\sim 40\text{V}$
- 堅牢な EMIRR 性能: 入力ピンの EMI/RFI フィルタ

2 アプリケーション

- AEC-Q100 グレード 1 機器に対して最適化
- インフォテインメントとクラスタ
- パッシブ型安全運転支援システム
- ボディ・エレクトロニクス / 照明
- HEV/EV のインバータおよびモータ制御
- オンボード・チャージャ (OBC) とワイヤレス・チャージャ
- パワートレイン電流センサ
- 先進運転支援システム (ADAS)
- 単一電源のローサイド電流センシング

3 概要

TLV935x-Q1 ファミリー (TLV9351-Q1、TLV9352-Q1、TLV9354-Q1) は、コスト最適化された車載用 40V オペアンプファミリーです。

これらのデバイスは、レール ツー レール出力、低いオフセット ($\pm 350\mu\text{V}$ 、標準値)、低いオフセットドリフト ($\pm 1.5\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ 、標準値)、3.5MHz の帯域幅など、優れた DC および AC 仕様を備えています。

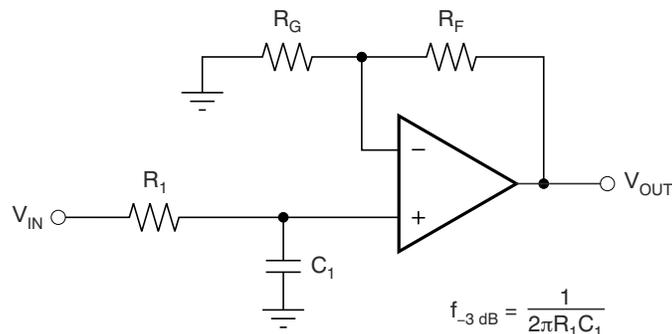
電源レールまでの差動入力電圧範囲、大きな出力電流 ($\pm 60\text{mA}$)、高いスルーレート (20V/ μs) といった独自の特長をもつ TLV935x-Q1 は、高電圧でコストの制約が厳しいアプリケーションに適した堅牢なオペアンプです。

TLV935x-Q1 ファミリーのオペアンプは標準パッケージで供給され、 $-40^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$ で動作が規定されています。

製品情報

| 部品番号 | チャンネル数 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ (2) |
|------------|--------|------------------|----------------|
| TLV9351-Q1 | シングル | DBV (SOT-23, 5) | 2.9mm × 2.8mm |
| | | DCK (SC70, 5) | 2.0mm × 2.1mm |
| TLV9352-Q1 | デュアル | D (SOIC, 8) | 4.9mm × 6mm |
| | | PW (TSSOP, 8) | 3mm × 6.4mm |
| | | DGK (VSSOP, 8) | 3mm × 4.9mm |
| TLV9354-Q1 | クワッド | D (SOIC, 14) | 8.65mm × 6mm |
| | | DYY (SOT-23, 14) | 4.2mm × 3.26mm |
| | | PW (TSSOP, 14) | 5mm × 6.4mm |

- (1) 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
- (2) パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。



$$\frac{V_{\text{OUT}}}{V_{\text{IN}}} = \left(1 + \frac{R_F}{R_G}\right) \left(\frac{1}{1 + sR_1 C_1}\right)$$

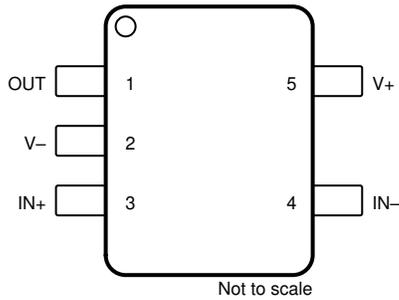
単極、ローパス フィルタの TLV935x-Q1



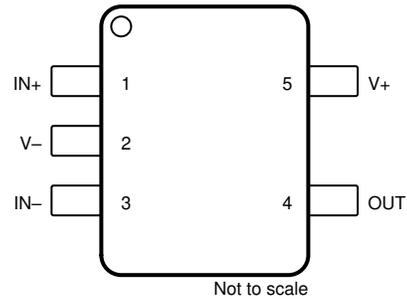
目次

| | | | |
|----------------------------|----|-----------------------------|----|
| 1 特長..... | 1 | 6.4 デバイスの機能モード..... | 25 |
| 2 アプリケーション..... | 1 | 7 アプリケーションと実装..... | 26 |
| 3 概要..... | 1 | 7.1 アプリケーション情報..... | 26 |
| 4 ピン構成および機能..... | 3 | 7.2 代表的なアプリケーション..... | 26 |
| 5 仕様..... | 6 | 7.3 電源に関する推奨事項..... | 27 |
| 5.1 絶対最大定格..... | 6 | 7.4 レイアウト..... | 27 |
| 5.2 ESD 定格..... | 6 | 8 デバイスおよびドキュメントのサポート..... | 30 |
| 5.3 推奨動作条件..... | 6 | 8.1 デバイスのサポート..... | 30 |
| 5.4 シングル チャネルの熱に関する情報..... | 7 | 8.2 ドキュメントのサポート..... | 30 |
| 5.5 デュアル チャネルの熱に関する情報..... | 7 | 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法..... | 30 |
| 5.6 クワッド チャネルの熱に関する情報..... | 7 | 8.4 サポート・リソース..... | 30 |
| 5.7 電気的特性..... | 8 | 8.5 商標..... | 30 |
| 5.8 代表的特性..... | 10 | 8.6 静電気放電に関する注意事項..... | 31 |
| 6 詳細説明..... | 17 | 8.7 用語集..... | 31 |
| 6.1 概要..... | 17 | 9 改訂履歴..... | 31 |
| 6.2 機能ブロック図..... | 17 | 10 メカニカル、パッケージ、および注文情報..... | 31 |
| 6.3 機能説明..... | 18 | | |

4 ピン構成および機能



**図 4-1. TLV9351-Q1 DBV パッケージ、
5 ピン SOT-23
(上面図)**

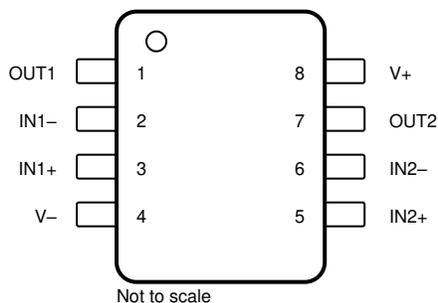


**図 4-2. TLV9351-Q1 DCK パッケージ、
5 ピン SC70
(上面図)**

表 4-1. ピンの機能 : TLV9351-Q1

| 名称 | ピン | | 種類 (1) | 説明 |
|-----|-----|-----|--------|-----------|
| | DBV | DCK | | |
| IN+ | 3 | 1 | I | 非反転入力 |
| IN- | 4 | 3 | I | 反転入力 |
| OUT | 1 | 4 | O | 出力 |
| V+ | 5 | 5 | — | 正 (最高) 電源 |
| V- | 2 | 2 | — | 負 (最低) 電源 |

(1) I = 入力、O = 出力

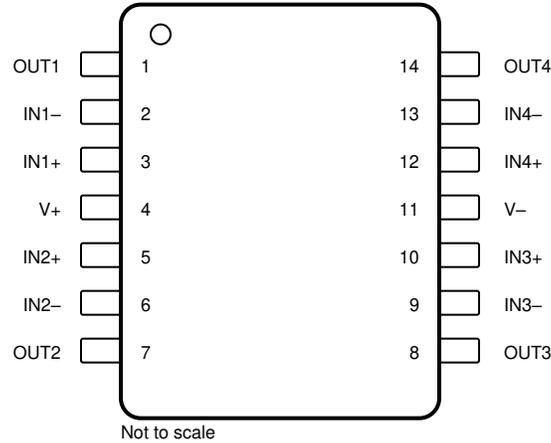


**図 4-3. TLV9352-Q1 D、PW、DGK パッケージ、
8 ピン SOIC、TSSOP、VSSOP
(上面図)**

表 4-2. ピンの機能 : TLV9352-Q1

| ピン | | 種類 (1) | 説明 |
|------|----|--------|---------------|
| 名称 | 番号 | | |
| IN1+ | 3 | I | 非反転入力、チャンネル 1 |
| IN2+ | 5 | I | 非反転入力、チャンネル 1 |
| IN1- | 2 | I | 反転入力、チャンネル 1 |
| IN2- | 6 | I | 反転入力、チャンネル 2 |
| OUT1 | 1 | O | 出力、チャンネル 1 |
| OUT2 | 7 | O | 出力、チャンネル 2 |
| V+ | 8 | — | 正 (最高) 電源 |
| V- | 4 | — | 負 (最低) 電源 |

(1) I = 入力、O = 出力



**図 4-4. TLV9354-Q1 D、DYY、PW パッケージ
 14 ピン SOIC、SOT-23、TSSOP
 (上面図)**

表 4-3. ピンの機能 : TLV9354-Q1

| ピン | | 種類 (1) | 説明 |
|------|----|--------|---------------|
| 名称 | 番号 | | |
| IN1+ | 3 | I | 非反転入力、チャンネル 1 |
| IN2+ | 5 | I | 非反転入力、チャンネル 2 |
| IN3+ | 10 | I | 非反転入力、チャンネル 3 |
| IN4+ | 12 | I | 非反転入力、チャンネル 4 |
| IN1- | 2 | I | 反転入力、チャンネル 1 |
| IN2- | 6 | I | 反転入力、チャンネル 2 |
| IN3- | 9 | I | 反転入力、チャンネル 3 |
| IN4- | 13 | I | 反転入力、チャンネル 4 |
| OUT1 | 1 | O | 出力、チャンネル 1 |
| OUT2 | 7 | O | 出力、チャンネル 2 |
| OUT3 | 8 | O | 出力、チャンネル 3 |
| OUT4 | 14 | O | 出力、チャンネル 4 |
| V+ | 4 | — | 正 (最高) 電源 |
| V- | 11 | — | 負 (最低) 電源 |

(1) I = 入力、O = 出力

5 仕様

5.1 絶対最大定格

動作時周囲温度範囲内 (特に記述のない限り) ⁽¹⁾

| | | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---------------------------|---------------------|------------|-------------|----|
| 電源電圧、 $V_S = (V+) - (V-)$ | | 0 | 42 | V |
| 信号入力ピン | 同相電圧 ⁽³⁾ | (V-) - 0.5 | (V+) + 0.5 | V |
| | 差動電圧 ⁽³⁾ | | $V_S + 0.2$ | V |
| | 電流 ⁽³⁾ | -10 | 10 | mA |
| 出力短絡 ⁽²⁾ | | 連続 | | |
| 動作時周囲温度、 T_A | | -55 | 150 | °C |
| 接合部温度、 T_J | | | 150 | °C |
| 保管温度、 T_{stg} | | -65 | 150 | °C |

- (1) 「絶対最大定格」の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用した場合、本デバイスは完全に機能するとは限らず、このことが本デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、本デバイスの寿命を縮める可能性があります。
- (2) グランドへの短絡、パッケージあたり 1 台のアンプ。
- (3) 入力ピンは、電源レールに対してダイオードクランプされています。入力信号のスイングが 0.5V より大きく電源レールを超える可能性がある場合は、電流を 10mA 以下に制限する必要があります。

5.2 ESD 定格

| | | 値 | 単位 |
|-------------|------|---|-------|
| $V_{(ESD)}$ | 静電放電 | 人体モデル (HBM)、AEC Q100-002 に準拠 ⁽¹⁾ | ±2000 |
| | | 荷電デバイス モデル (CDM)、AEC Q100-011 準拠 | ±1000 |

- (1) AEC Q100-002 は、HBM ストレス試験を ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 仕様に従って実施することを示しています。

5.3 推奨動作条件

動作時周辺温度範囲内 (特に記述のない限り)

| | | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|-------|------------------|------------|----------|----|
| V_S | 電源電圧、(V+) - (V-) | 4.5 | 40 | V |
| V_I | 入力電圧範囲 | (V-) - 0.1 | (V+) - 2 | V |
| T_A | 規定周囲温度 | -40 | 125 | °C |

5.4 シングル チャネルの熱に関する情報

| 熱評価基準 ⁽¹⁾ | | TLV9351-Q1 | | 単位 |
|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------|------|
| | | DBV (SOT-23) | DCK (SC70) | |
| | | 5 ピン | 5 ピン | |
| R _{θJA} | 接合部から周囲への熱抵抗 | 187.4 | 202.6 | °C/W |
| R _{θJC(top)} | 接合部からケース (上面) への熱抵抗 | 86.2 | 101.5 | °C/W |
| R _{θJB} | 接合部から基板への熱抵抗 | 54.6 | 47.8 | °C/W |
| ψ _{JT} | 接合部から上面への特性パラメータ | 27.8 | 18.8 | °C/W |
| ψ _{JB} | 接合部から基板への特性パラメータ | 54.3 | 47.4 | °C/W |
| R _{θJC(bot)} | 接合部からケース (底面) への熱抵抗 | 該当なし | 該当なし | °C/W |

(1) 従来および最新の熱測定基準の詳細については、アプリケーションレポート『半導体および IC パッケージの熱評価基準』、[SPRA953](#) を参照してください。

5.5 デュアル チャネルの熱に関する情報

| 熱評価基準 ⁽¹⁾ | | TLV9352-Q1 | | | 単位 |
|-----------------------|---------------------|-------------|----------------|---------------|------|
| | | D (SOIC) | DGK (VSSOP) | PW (TSSOP) | |
| | | 8 ピン | 8 ピン | 8 ピン | |
| R _{θJA} | 接合部から周囲への熱抵抗 | 132.6 | 176.5 | 185.1 | °C/W |
| R _{θJC(top)} | 接合部からケース (上面) への熱抵抗 | 73.4 | 68.1 | 74.0 | °C/W |
| R _{θJB} | 接合部から基板への熱抵抗 | 76.1 | 98.2 | 115.7 | °C/W |
| ψ _{JT} | 接合部から上面への特性パラメータ | 24.0 | 12.0 | 12.3 | °C/W |
| ψ _{JB} | 接合部から基板への特性パラメータ | 75.4 | 96.7 | 114.0 | °C/W |
| R _{θJC(bot)} | 接合部からケース (底面) への熱抵抗 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | °C/W |

(1) 従来および最新の熱測定基準の詳細については、アプリケーションレポート『半導体および IC パッケージの熱評価基準』、[SPRA953](#) を参照してください。

5.6 クワッド チャネルの熱に関する情報

| 熱評価基準 ⁽¹⁾ | | TLV9354-Q1 | | | 単位 |
|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------|------|
| | | D (SOIC) | DYY (SOT-23) | PW (TSSOP) | |
| | | 14 ピン | 14 ピン | 14 ピン | |
| R _{θJA} | 接合部から周囲への熱抵抗 | 101.4 | 110.7 | 118 | °C/W |
| R _{θJC(top)} | 接合部からケース (上面) への熱抵抗 | 57.6 | 55.9 | 47.6 | °C/W |
| R _{θJB} | 接合部から基板への熱抵抗 | 57.3 | 35.3 | 60.9 | °C/W |
| ψ _{JT} | 接合部から上面への特性パラメータ | 18.5 | 2.3 | 6 | °C/W |
| ψ _{JB} | 接合部から基板への特性パラメータ | 56.9 | 35.1 | 60.4 | °C/W |
| R _{θJC(bot)} | 接合部からケース (底面) への熱抵抗 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | °C/W |

(1) 従来および最新の熱測定基準の詳細については、アプリケーションレポート『半導体および IC パッケージの熱評価基準』、[SPRA953](#) を参照してください。

5.7 電気的特性

$V_S = (V+) - (V-) = 4.5V \sim 40V$ ($\pm 2.25V \sim \pm 20V$), $T_A = 25^\circ C$, $R_L = 10k\Omega$ を $V_S/2$ に接続、 $V_{CM} = V_S/2$, $V_{O UT} = V_S/2$ の場合 (特に記述のない限り)。

| パラメータ | | テスト条件 | | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 |
|-----------------|------------------|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------------------|
| オフセット電圧 | | | | | | | |
| V_{OS} | 入力オフセット電圧 | $V_{CM} = V-$ | | ± 0.35 | | ± 1.8 | mV |
| | | | $T_A = -40^\circ C \sim 125^\circ C$ | | | ± 2 | |
| dV_{OS}/dT | 入力オフセット電圧ドリフト | | $T_A = -40^\circ C \sim 125^\circ C$ | | ± 1.5 | | $\mu V/^\circ C$ |
| PSRR | 入力オフセット電圧と電源との関係 | $V_{CM} = V-$ | $T_A = -40^\circ C \sim 125^\circ C$ | | ± 2 | ± 5 | $\mu V/V$ |
| | チャンネル セパレーション | | | $f = 0 \text{ Hz}$ | | 5 | |
| 入力バイアス電流 | | | | | | | |
| I_B | 入力バイアス電流 | | | | ± 10 | | pA |
| I_{OS} | 入力オフセット電流 | | | | ± 10 | | pA |
| ノイズ | | | | | | | |
| E_N | 入力電圧ノイズ | $f = 0.1 \text{ Hz} \sim 10 \text{ Hz}$ | | | 2 | | μV_{PP} |
| | | | | | 0.33 | | μV_{RMS} |
| e_N | 入力電圧ノイズ密度 | $f = 1 \text{ kHz}$ | | | 15 | | nV/\sqrt{Hz} |
| | | $f = 10 \text{ kHz}$ | | | 14 | | |
| i_N | 入力電流ノイズ | $f = 1 \text{ kHz}$ | | | 2 | | fA/\sqrt{Hz} |
| 入力電圧範囲 | | | | | | | |
| V_{CM} | 同相電圧範囲 | | | $(V-) - 0.2$ | | $(V+) - 2$ | V |
| CMRR | 同相除去比 | $V_S = 40V$, $(V-) - 0.1V < V_{CM} < (V+) - 2V$ (メイン入力ペア) | $T_A = -40^\circ C \sim 125^\circ C$ | | 95 | 110 | dB |
| | | $V_S = 4.5V$, $(V-) - 0.1V < V_{CM} < (V+) - 2V$ (メイン入力ペア) | | | 82 | 90 | |
| 入力容量 | | | | | | | |
| Z_{ID} | 差動 | | | | $100 \parallel 3$ | | $M\Omega \parallel pF$ |
| Z_{ICM} | 同相 | | | | $6 \parallel 1$ | | $T\Omega \parallel pF$ |
| 開ループゲイン | | | | | | | |
| A_{OL} | 開ループ電圧ゲイン | $V_S = 40V$, $V_{CM} = V-$ $(V-) + 0.1V < V_O < (V+) - 0.1V$ | | 120 | 130 | | dB |
| | | | $T_A = -40^\circ C \sim 125^\circ C$ | | 127 | | |

5.7 電気的特性 (続き)

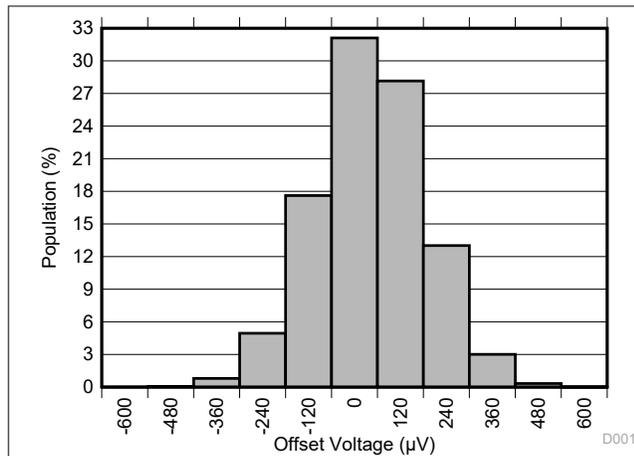
$V_S = (V+) - (V-) = 4.5V \sim 40V$ ($\pm 2.25V \sim \pm 20V$), $T_A = 25^\circ C$, $R_L = 10k\Omega$ を $V_S/2$ に接続、 $V_{CM} = V_S/2$, $V_{O UT} = V_S/2$ の場合 (特に記述のない限り)。

| パラメータ | | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 |
|--------------|-------------------|---|--------------------------------------|----------|-----|------------|
| 周波数応答 | | | | | | |
| GBW | ゲイン帯域幅積 | | | 3.5 | | MHz |
| SR | スルー レート | $V_S = 40V, G = +1, C_L = 20pF$ | | 20 | | V/ μs |
| t_s | セトリング時間 | 0.01% まで、 $V_S = 40V, V_{STEP} = 10V, G = +1, C_L = 20pF$ | | 5 | | μs |
| | | 0.01% まで、 $V_S = 40V, V_{STEP} = 2V, G = +1, C_L = 20pF$ | | 4 | | |
| | | 0.1% まで、 $V_S = 40V, V_{STEP} = 10V, G = +1, C_L = 20pF$ | | 4 | | |
| | | 0.1% まで、 $V_S = 40V, V_{STEP} = 2V, G = +1, C_L = 20pF$ | | 3 | | |
| | 位相マージン | $G = +1, R_L = 10k\Omega$ | | 60 | | ° |
| | 過負荷回復時間 | $V_{IN} \times \text{ゲイン} > V_S$ | | 600 | | ns |
| THD+N | 全高調波歪み + ノイズ (1) | $V_S = 40V, V_O = 1V_{RMS}, G = 1, f = 1kHz$ | | 0.001% | | |
| 出力 | | | | | | |
| | 電圧出力スイング (レールから) | 正および負のレールのヘッドルーム | $V_S = 40V, R_L = \text{無負荷} (2)$ | 5 | 10 | mV |
| | | | $V_S = 40V, R_L = 10k\Omega$ | 50 | 55 | |
| | | | $V_S = 40V, R_L = 2k\Omega$ | 200 | 250 | |
| | | | $V_S = 4.5V, R_L = \text{無負荷} (2)$ | 1 | | |
| | | | $V_S = 4.5V, R_L = 10k\Omega$ | 20 | 30 | |
| | | | $V_S = 4.5V, R_L = 2k\Omega$ | 40 | 75 | |
| I_{SC} | 短絡電流 | | | ± 60 | | mA |
| C_{LOAD} | 容量性負荷駆動能力 | | | 300 | | pF |
| Z_O | オープン ループ出力インピーダンス | $f = 1MHz, I_O = 0A$ | | 600 | | Ω |
| 電源 | | | | | | |
| I_Q | アンプごとの静止電流 | $V_{CM} = V-, I_O = 0A$ | | 650 | 800 | μA |
| | | | $T_A = -40^\circ C \sim 125^\circ C$ | | 850 | |

- (1) 3次フィルタ、-3dB で帯域幅 = 80kHz。
(2) 特性評価のみによって規定されています。

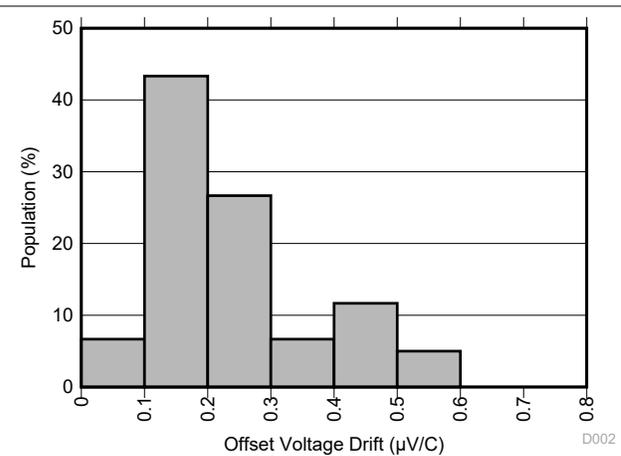
5.8 代表的特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_S = \pm 20\text{V}$ 、 $V_{CM} = V_S / 2$ 、 $R_{LOAD} = 10\text{k}\Omega$ を $V_S / 2$ に接続、 $C_L = 10\text{pF}$ の場合 (特に記述のない限り)



15462 個のアンプにおける分布、 $T_A = 25^\circ\text{C}$

図 5-1. オフセット電圧の製造分布



60 個のアンプにおける分布

図 5-2. オフセット電圧ドリフトの分布

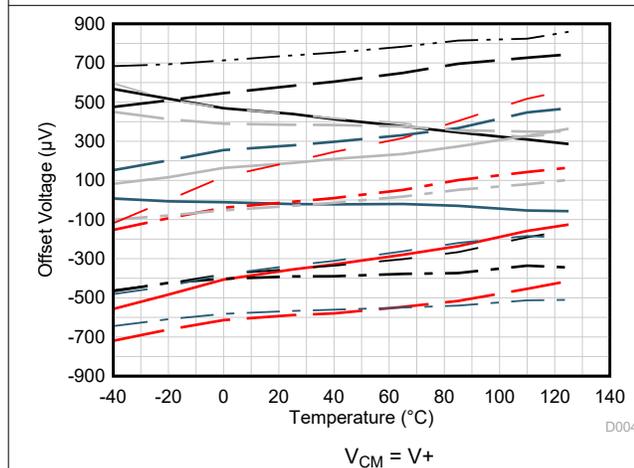


図 5-3. オフセット電圧と温度との関係

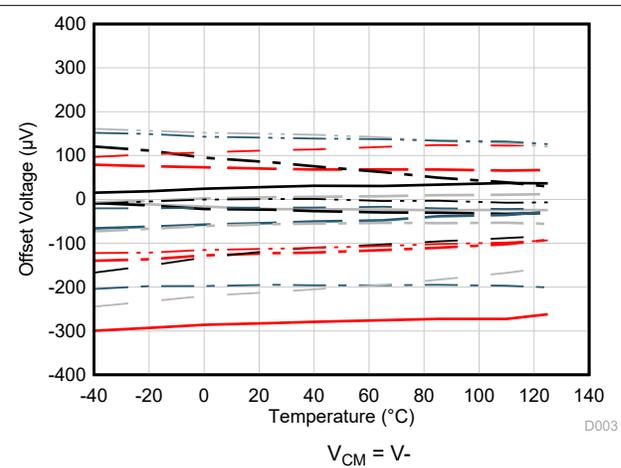


図 5-4. オフセット電圧と温度との関係

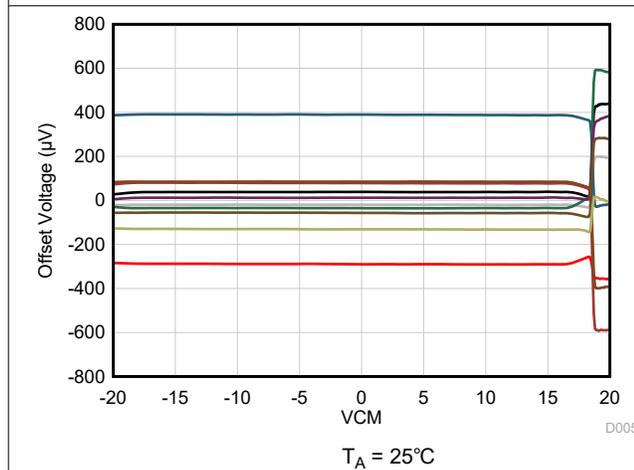


図 5-5. オフセット電圧と同相電圧との関係

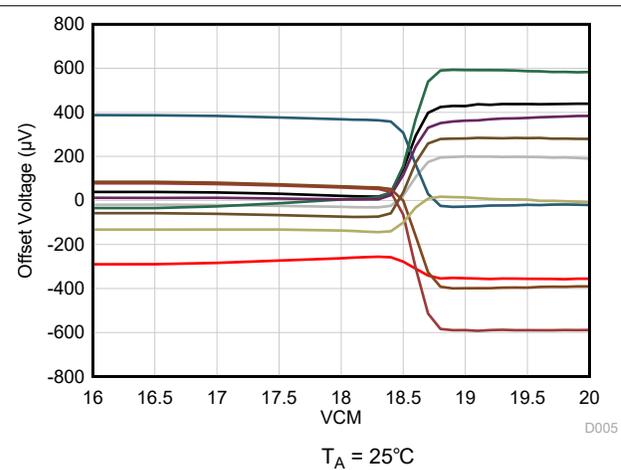


図 5-6. オフセット電圧と同相電圧との関係 (遷移領域)

5.8 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = \pm 20\text{V}$, $V_{CM} = V_S / 2$, $R_{LOAD} = 10\text{k}\Omega$ を $V_S / 2$ に接続、 $C_L = 10\text{pF}$ の場合 (特に記述のない限り)

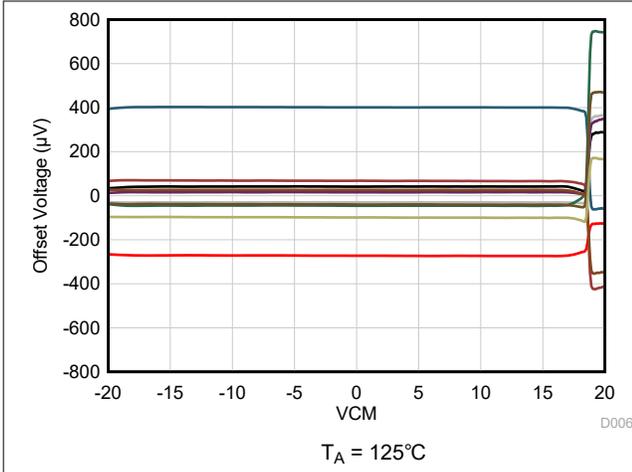


図 5-7. オフセット電圧と同相電圧との関係

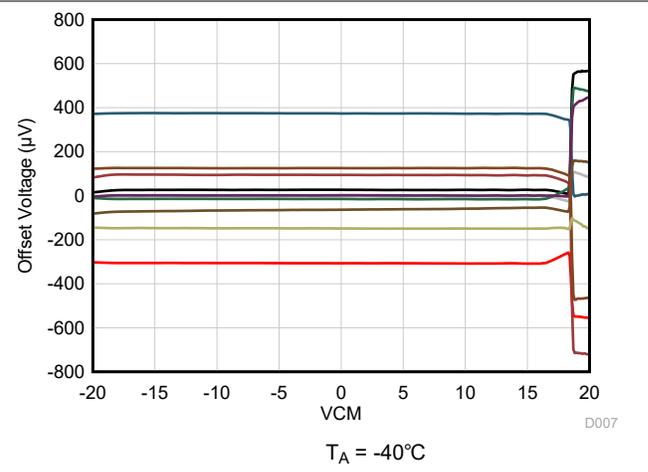


図 5-8. オフセット電圧と同相電圧との関係

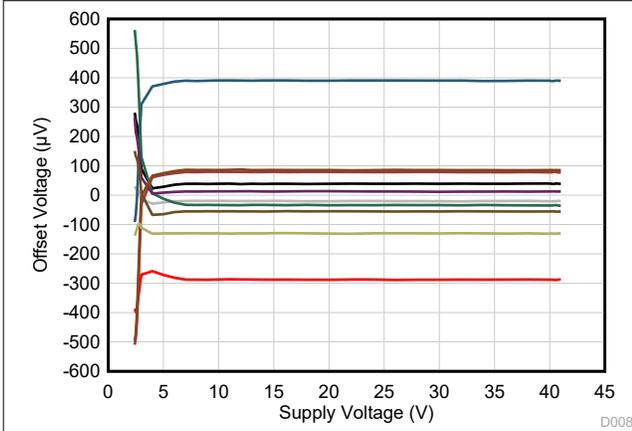


図 5-9. オフセット電圧と電源電圧との関係

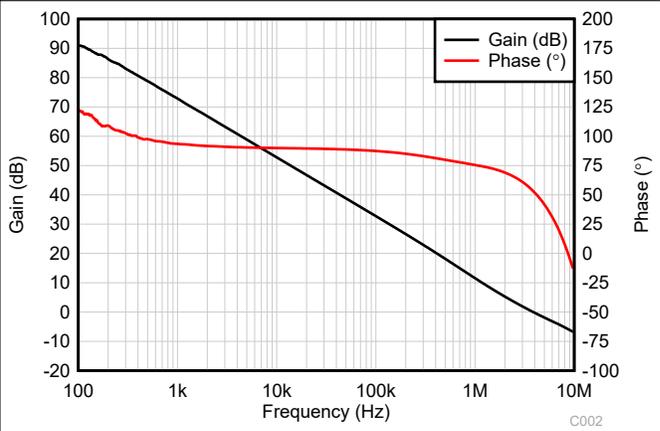


図 5-10. 開ループ・ゲインおよび位相と周波数との関係

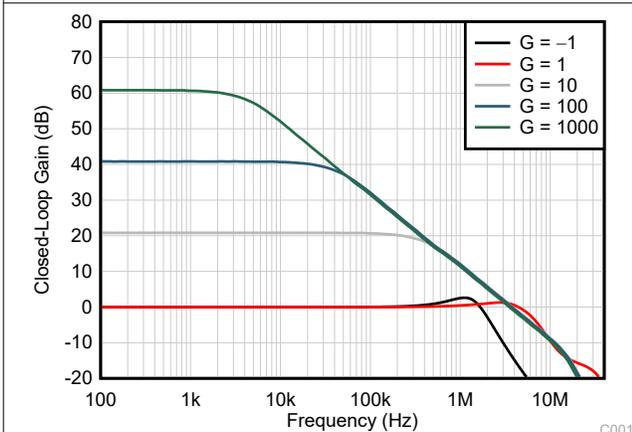


図 5-11. 閉ループ・ゲインと周波数との関係

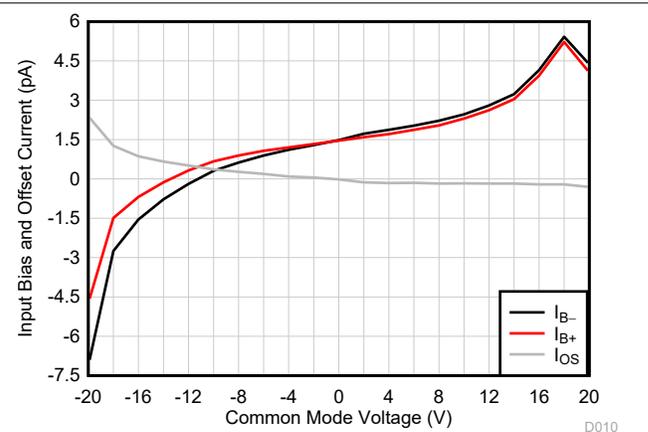


図 5-12. 入力バイアス電流と同相電圧との関係

5.8 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = \pm 20\text{V}$, $V_{CM} = V_S / 2$, $R_{LOAD} = 10\text{k}\Omega$ を $V_S / 2$ に接続、 $C_L = 10\text{pF}$ の場合 (特に記述のない限り)

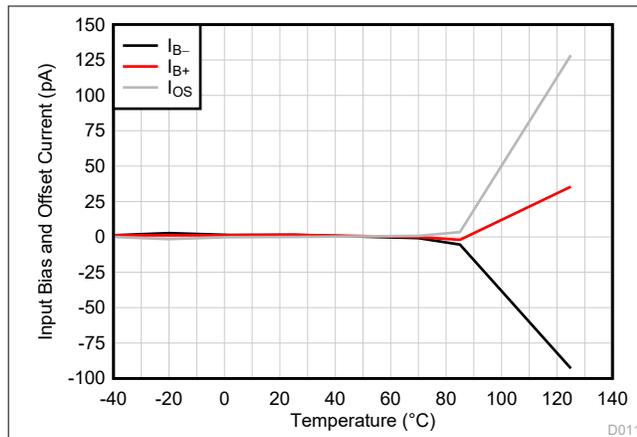


図 5-13. 入力バイアス電流と温度との関係

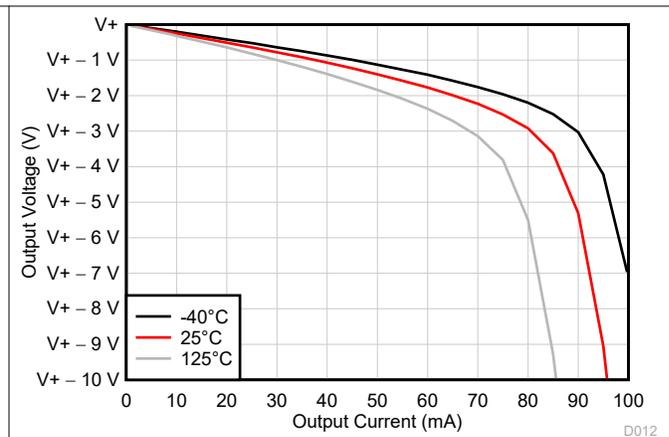


図 5-14. 出力電圧スイングと出力電流との関係 (ソース)

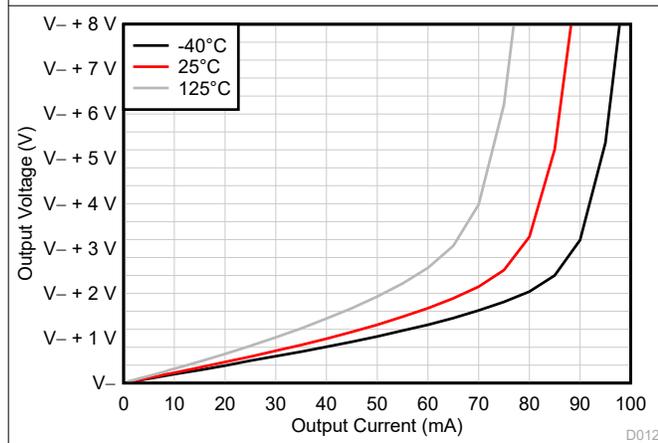


図 5-15. 出力電圧スイングと出力電流との関係 (シンク)

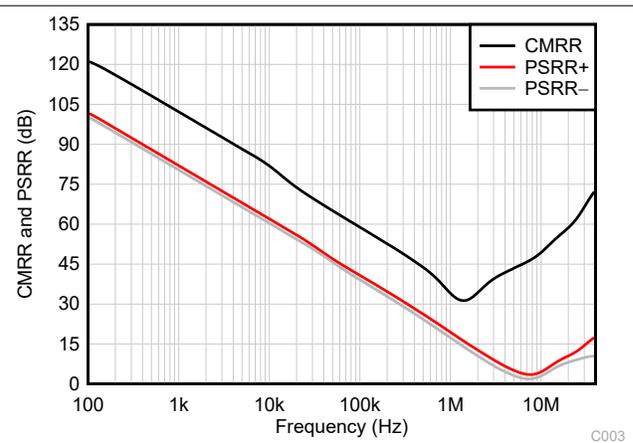


図 5-16. CMRR および PSRR と周波数との関係

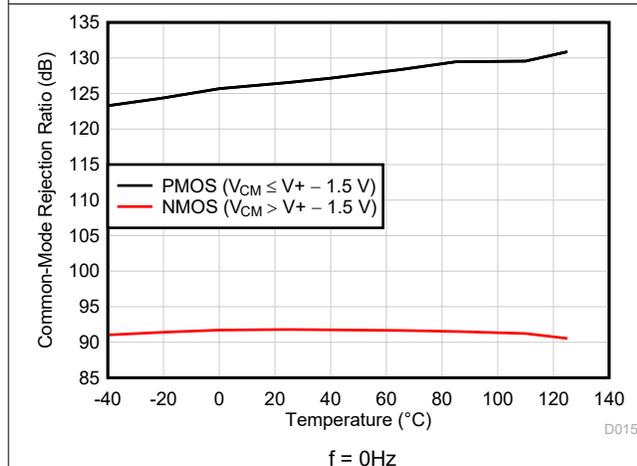


図 5-17. CMRR と温度との関係 (dB)

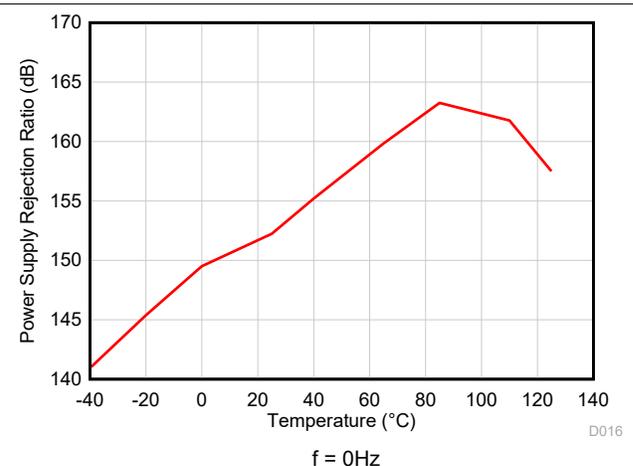


図 5-18. PSRR と温度との関係 (dB)

5.8 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = \pm 20\text{V}$, $V_{CM} = V_S / 2$, $R_{LOAD} = 10\text{k}\Omega$ を $V_S / 2$ に接続、 $C_L = 10\text{pF}$ の場合 (特に記述のない限り)

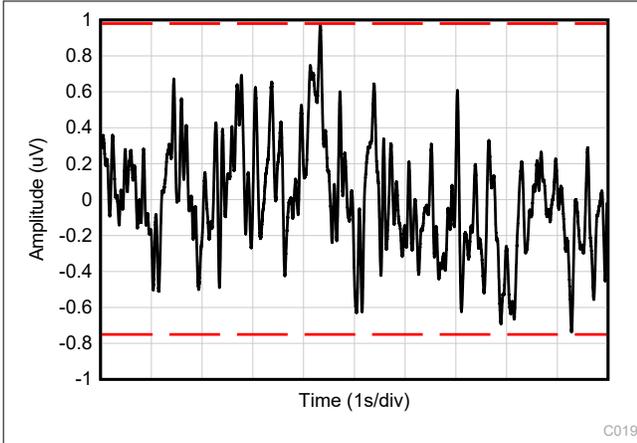


図 5-19. 0.1Hz~10Hz のノイズ

C019

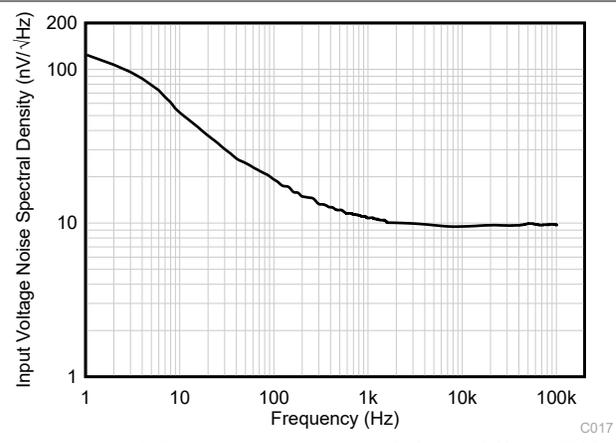


図 5-20. 入力電圧ノイズ・スペクトル密度と周波数との関係

C017

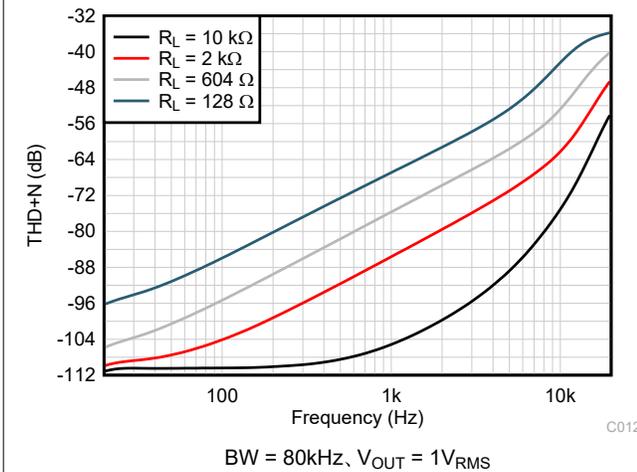


図 5-21. THD+N 比と周波数との関係

C012

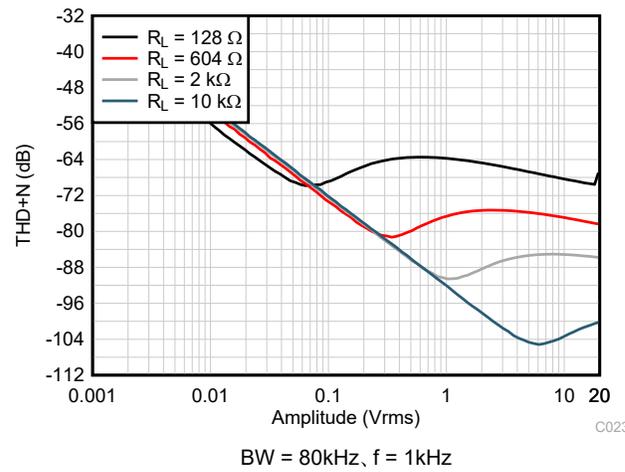


図 5-22. THD+N と出力振幅との関係

C023

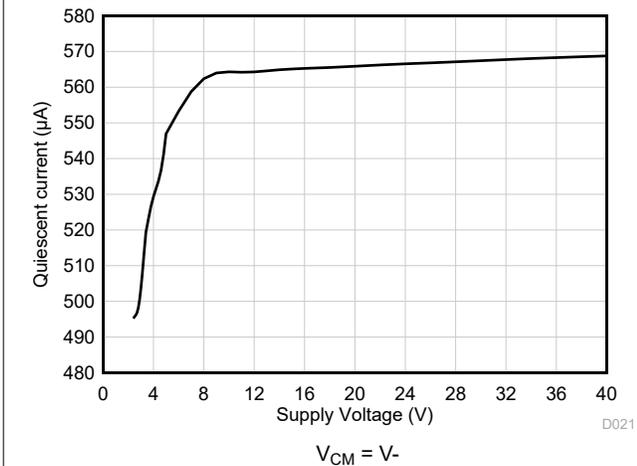


図 5-23. 静止電流と電源電圧との関係

D021

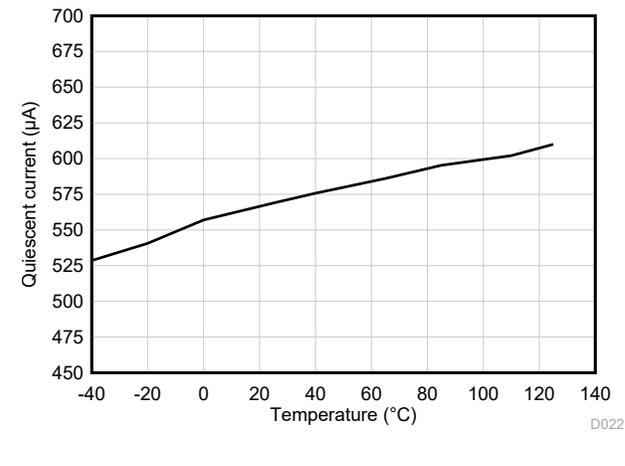


図 5-24. 静止電流と温度との関係

D022

5.8 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = \pm 20\text{V}$, $V_{CM} = V_S / 2$, $R_{LOAD} = 10\text{k}\Omega$ を $V_S / 2$ に接続、 $C_L = 10\text{pF}$ の場合 (特に記述のない限り)

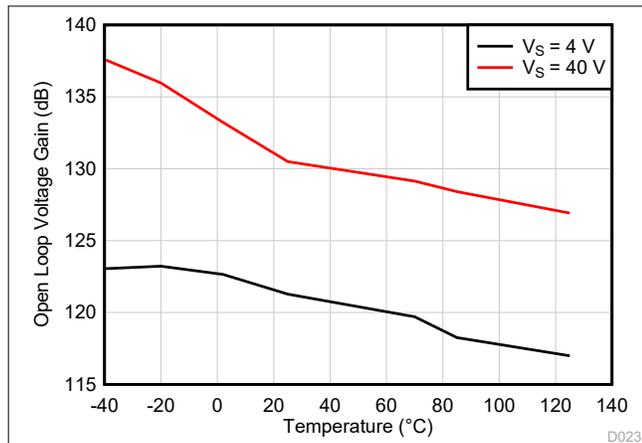


図 5-25. 開ループ電圧ゲインと温度との関係 (dB)

D023

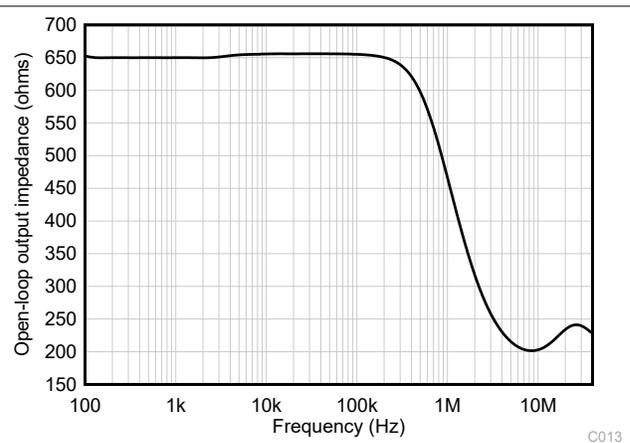
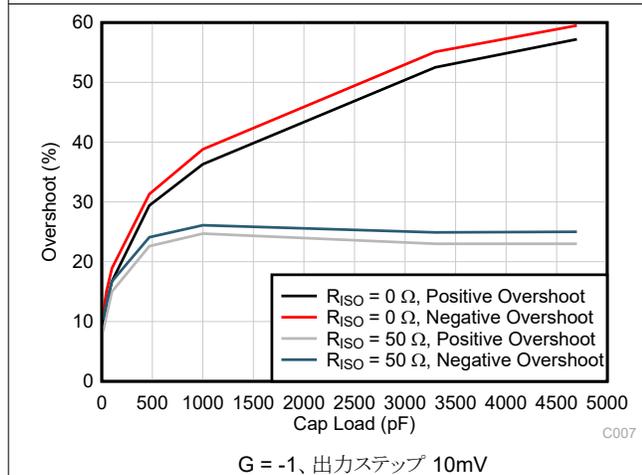


図 5-26. 開ループ出力インピーダンスと周波数との関係

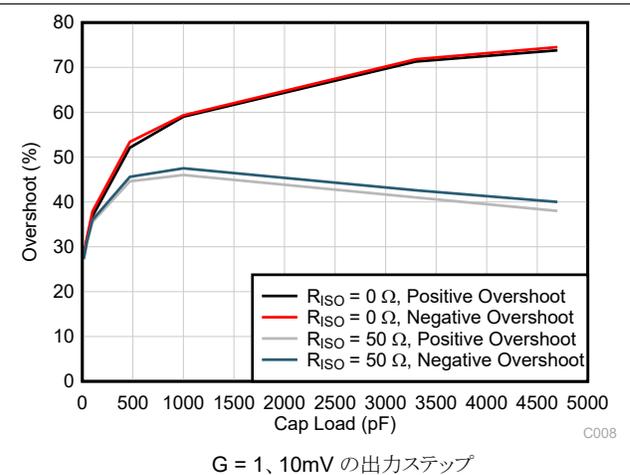
C013



G = -1、出力ステップ 10mV

図 5-27. 小信号オーバーシュートと容量性負荷との関係

C007



G = 1、10mV の出力ステップ

図 5-28. 小信号オーバーシュートと容量性負荷との関係

C008

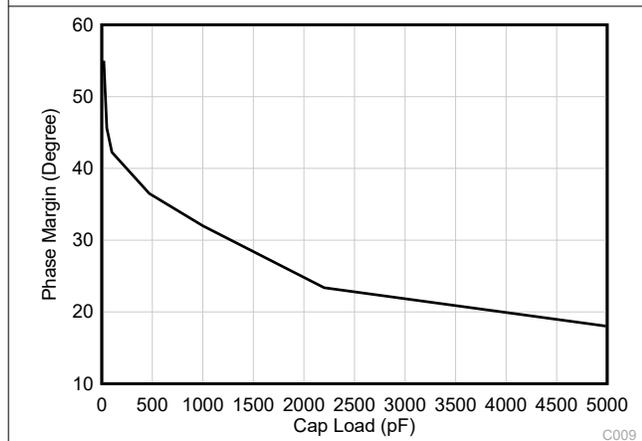
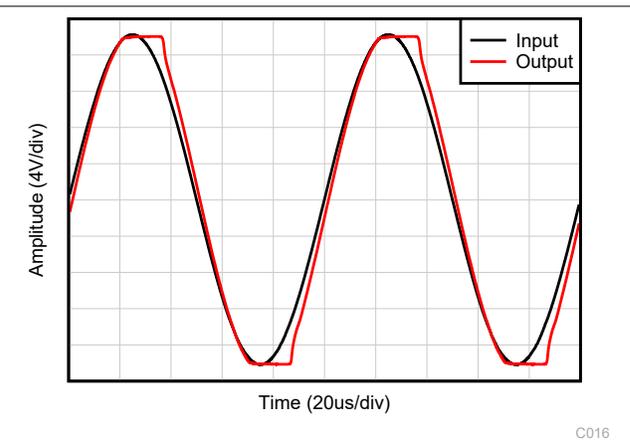


図 5-29. 位相マージンと容量性負荷との関係

C009



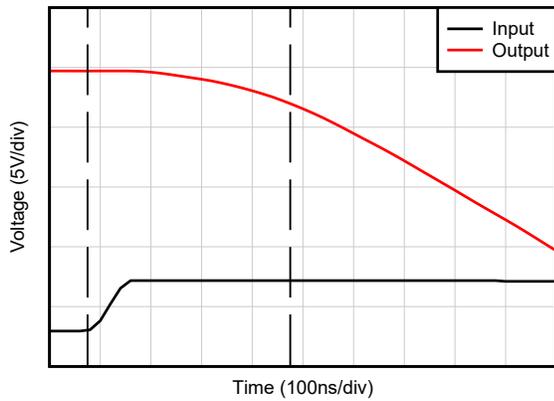
$V_{IN} = \pm 20\text{V}$, $V_S = V_{OUT} = \pm 17\text{V}$

図 5-30. 位相反転なし

C016

5.8 代表的特性 (続き)

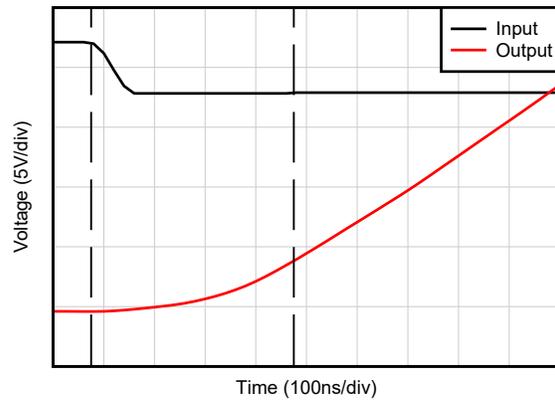
$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = \pm 20\text{V}$, $V_{CM} = V_S / 2$, $R_{LOAD} = 10\text{k}\Omega$ を $V_S / 2$ に接続、 $C_L = 10\text{pF}$ の場合 (特に記述のない限り)



$G = -10$

図 5-31. 正の過負荷からの回復

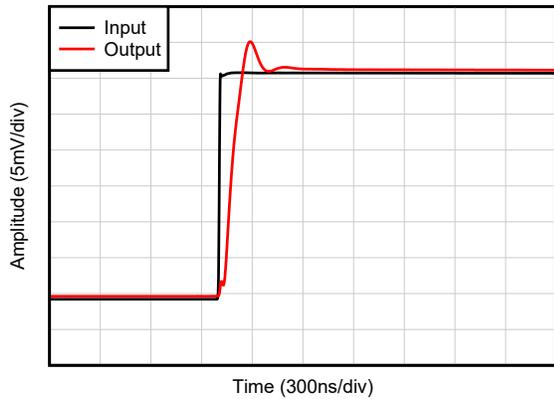
C018



$G = -10$

図 5-32. 負の過負荷からの回復

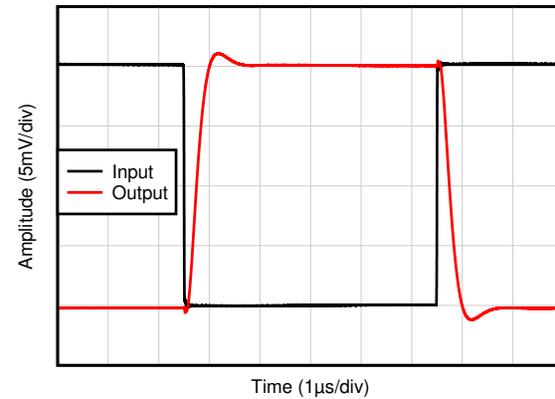
C018



$C_L = 20\text{pF}$, $G = 1$, 20mV ステップ応答

図 5-33. 小信号ステップ応答、立ち上がり

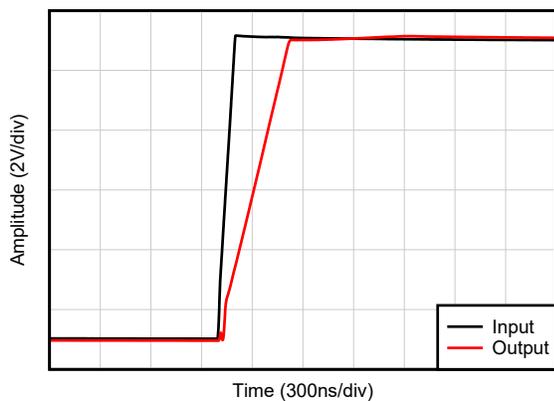
C010



$C_L = 20\text{pF}$, $G = -1$, 20mV ステップ応答

図 5-34. 小信号ステップ応答

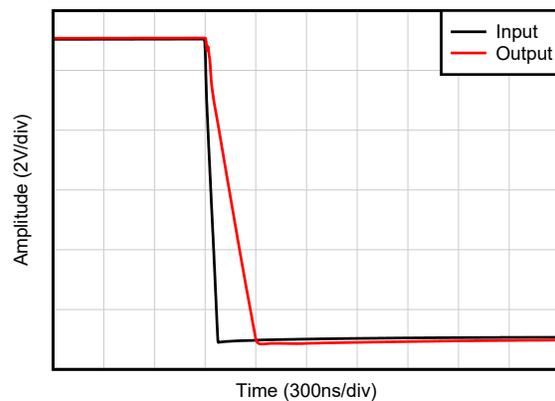
C011



$C_L = 20\text{pF}$, $G = 1$

図 5-35. 大信号ステップ応答、立ち上がり

C005



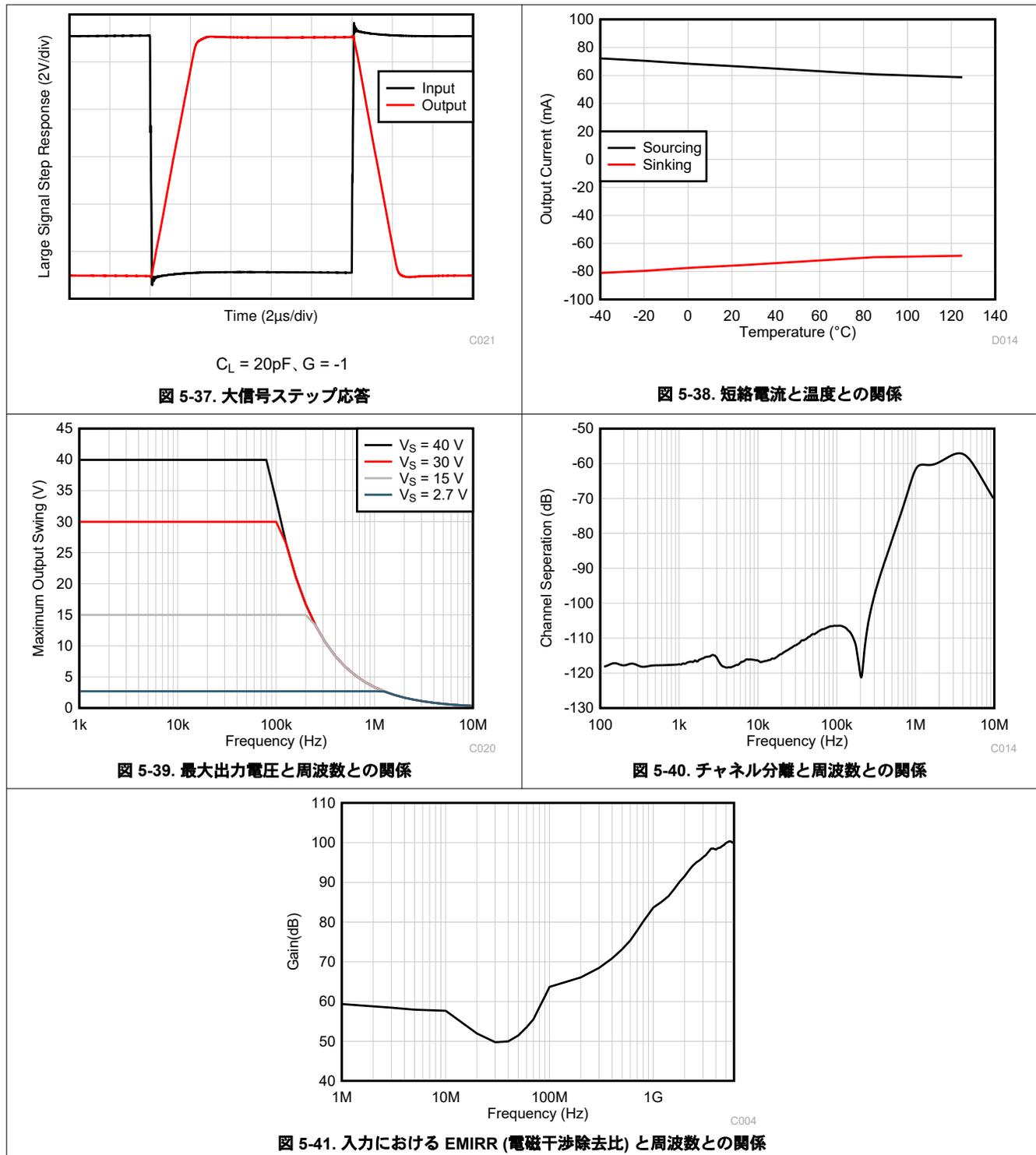
$C_L = 20\text{pF}$, $G = 1$

図 5-36. 大信号ステップ応答、立ち下がり

C005

5.8 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = \pm 20\text{V}$, $V_{CM} = V_S / 2$, $R_{LOAD} = 10\text{k}\Omega$ を $V_S / 2$ に接続、 $C_L = 10\text{pF}$ の場合 (特に記述のない限り)



6 詳細説明

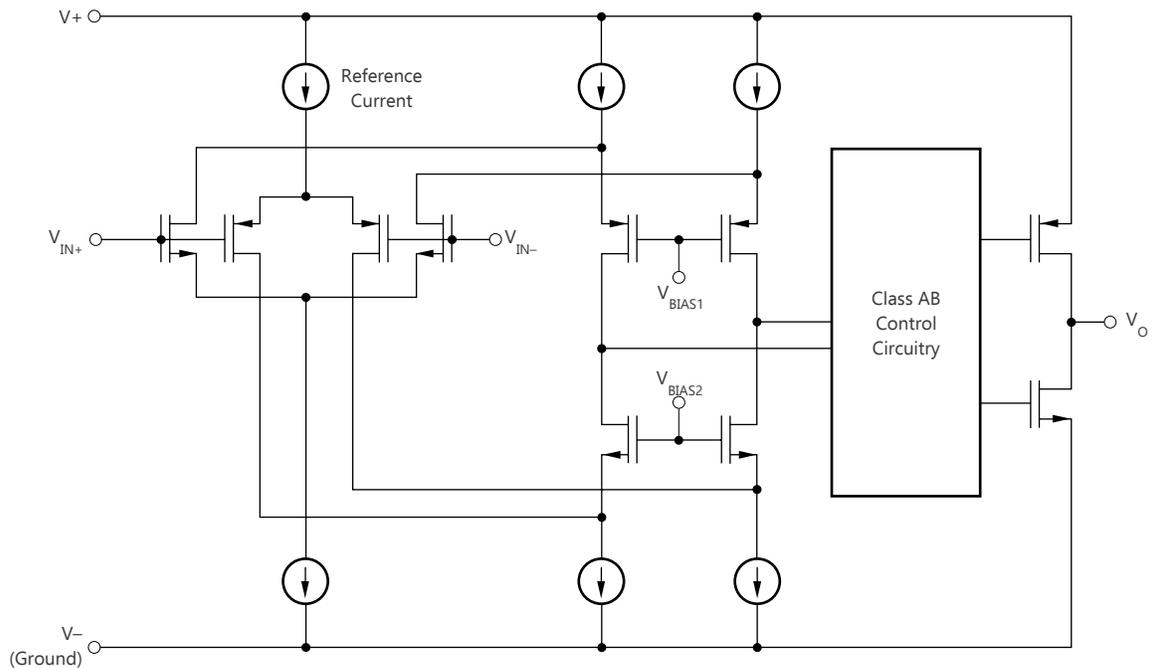
6.1 概要

TLV935x-Q1 ファミリー (TLV9351-Q1, TLV9352-Q1, TLV9354-Q1) は、コスト最適化された車載用 40V オペアンプ・ファミリです。これらのデバイスは、レール・ツー・レール出力、低いオフセット (標準値 $\pm 350\mu\text{V}$)、低いオフセット・ドリフト係数 (標準値 $\pm 1.5\mu\text{V}/^\circ\text{C}$)、3.5MHz の帯域幅といった優れた汎用 DC および AC 仕様を備えています。

広い差動入力電圧範囲、大きな出力電流 ($\pm 60\text{mA}$)、高いスルーレート ($20\text{V}/\mu\text{s}$) などの便利な特長から、TLV935x-Q1 は高電圧でコストの制約が厳しいアプリケーションに適した堅牢なオペアンプです。

TLV935x-Q1 ファミリーのオペアンプは標準パッケージで供給され、 -40°C ~ 125°C で動作が規定されています。

6.2 機能ブロック図



6.3 機能説明

6.3.1 入力保護回路

TLV935x-Q1 は、特許取得済みの入力アーキテクチャを使用して入力保護ダイオードを不要にするるとともに、過渡条件下でも堅牢な入力保護を行います。高速過渡ステップ応答によってアクティブになる従来型の入力ダイオード保護方式を、[図 6-1](#) に示します。この方法では[図 6-2](#) に示すように、代替電流パスのため信号歪みとセリング・タイムの遅延が発生します。低ゲイン回路の場合、これらの高速ランプ入力信号は順バイアスのバック・ツー・バック・ダイオードになり、入力電流が増加し、セリング・タイムが長くなります。

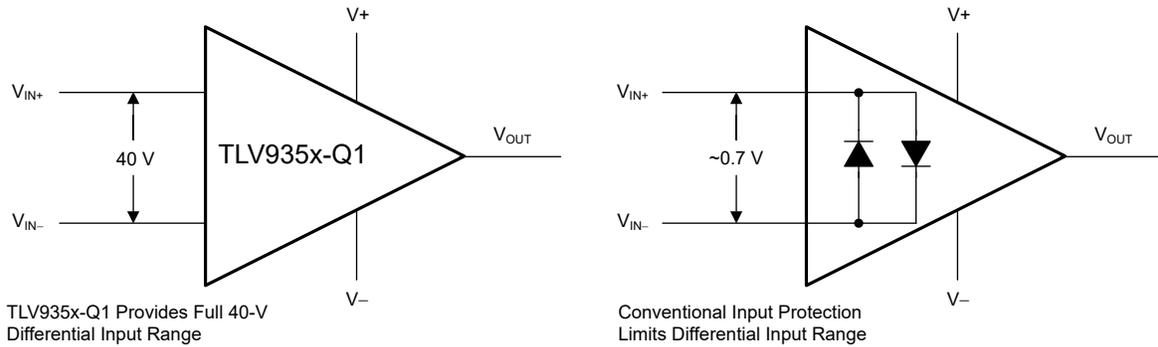


図 6-1. TLV935x-Q1 の入力保護機能は、差動入力能力を制限しない

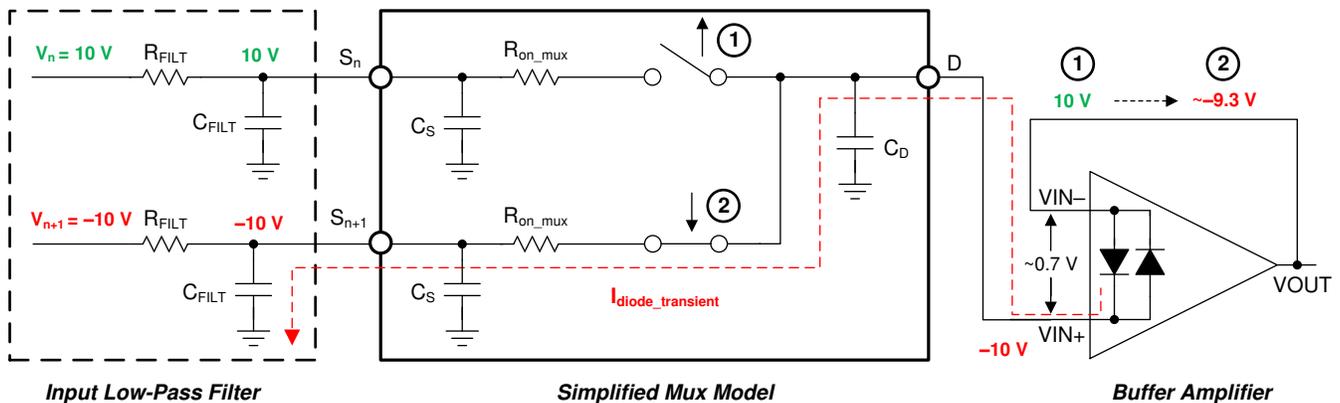


図 6-2. バック・ツー・バック・ダイオードではセリングの問題が発生する

TLV935x-Q1 ファミリのオペアンプには、高電圧アプリケーション用に真の高インピーダンス差動入力機能があります。この特許取得済みの入力保護アーキテクチャは、信号歪みの増加もセリング時間の遅延も引き起こさないため、本デバイスはマルチチャンネル高速スイッチ入力アプリケーションに最適なオペアンプです。TLV935x-Q1 は最大 40V の差動スイング (オペアンプの反転ピンと非反転ピンとの間の電圧) を許容できるため、コンパレータに、または高速ランプ入力信号を使用するアプリケーションに適しています。

6.3.2 EMI 除去

TLV935x-Q1 は、内蔵の電磁干渉 (EMI) フィルタリングを使用して、ワイヤレス通信や、アナログ信号チェーンとデジタル部品が混在する高密度実装の基板などのソースによる EMI の影響を低減します。EMI 耐性は回路設計手法により改善可能で、TLV935x-Q1 はこのような設計の改善を活用しています。テキサス・インスツルメンツは、10MHz から 6GHz までの幅広い周波数スペクトルにわたって、オペアンプの耐性を正確に測定および数量化する方法を開発しました。TLV935x-Q1 でこのテストを行った結果を、[図 6-3](#) に示します。実際のアプリケーションで一般的に発生する、特定の周波数における TLV935x-Q1 の EMIRR IN+ 値を、[表 6-1](#) に示します。表示されている特定の周波数を中心にして、またはその付近で動作できるアプリケーションを、[表 6-1](#) に示します。『オペアンプの EMI 除去率』アプリケーション・レポートには、オペアンプに関連する EMIRR 性能の詳細情報が記載されており、www.tij.co.jp からダウンロードできます。

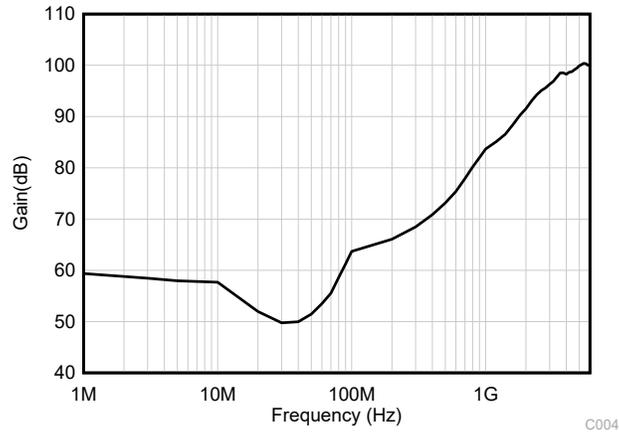


図 6-3. EMIRR テスト

表 6-1. 対象周波数における TLV935x-Q1 の EMIRR IN+

| 周波数 | アプリケーションまたは割り当て | EMIRR IN+ |
|--------|---|-----------|
| 400MHz | モバイル無線、モバイル衛星、宇宙での運用、気象、レーダー、極超短波 (UHF) アプリケーション | 71dB |
| 900MHz | GSM 移動通信システム、無線通信、ナビゲーション、GPS (最高 1.6GHz まで)、GSM、航空移動通信、UHF アプリケーション | 80dB |
| 1.8GHz | GSM アプリケーション、モバイル・パーソナル通信、ブロードバンド、衛星、L バンド (1GHz~2GHz) | 87dB |
| 2.4GHz | 802.11b、802.11g、802.11n、Bluetooth®、モバイル・パーソナル通信、産業用、科学用および医療用 (ISM) 無線帯域、アマチュア無線および衛星、S バンド (2GHz~4GHz) | 90dB |
| 3.6GHz | 無線測位、航空通信およびナビゲーション、衛星、モバイル、S バンド | 92dB |
| 5GHz | 802.11a、802.11n、航空通信とナビゲーション、モバイル通信、宇宙と衛星での運用、C バンド (4GHz~8GHz) | 94dB |

6.3.3 位相反転の防止

TLV935x-Q1 ファミリーには、位相反転の保護機能が搭載されています。多くのオペアンプでは、入力が一線同相範囲を超えて駆動されると、位相反転が発生します。この条件が最も多く発生するのは非反転回路で、入力が指定された同相電圧範囲を超えて駆動されると、出力は逆のレールに反転します。TLV935x-Q1 はレール・ツー・レール入力のオペアンプなので、同相範囲はレールまで拡張できます。入力信号がレールを超えても位相反転は起きません。代わりに、出力は適切なレールに制限されます。

6.3.4 過熱保護動作

あらゆるアンプは、内部消費電力によって内部（接合部）の温度が上昇します。この現象を「自己発熱」と呼びます。TLV935x-Q1 の絶対最大接合部温度は 150°C です。この温度を超えると、デバイスが損傷します。TLV935x-Q1 には過熱保護機能があり、自己発熱による損傷を低減できます。この保護機能はデバイスの温度を監視し、温度が 140°C を超えるとオペアンプの出力ドライブをオフにします。TLV9351-Q1 の消費電力 (0.81W) のために自己発熱が大きくなる (159°C) アプリケーションの例を、図 6-4 に示します。熱に関する計算から、周囲温度が 65°C の場合、デバイスの接合部温度は 187°C に達することが示されます。しかし、実際のデバイスでは出力ドライブがオフになるので、接合部の温度は安全域で維持されます。過熱保護時の回路の動作を、図 6-4 に示します。通常の動作では、デバイスはバッファとして動作し、出力は 3V になります。自己発熱によりデバイスの接合部温度が 140°C を超えた場合、過熱保護機能によって出力が強制的に高インピーダンス状態になり、出力は抵抗 R_L によってグランドにプルされます。

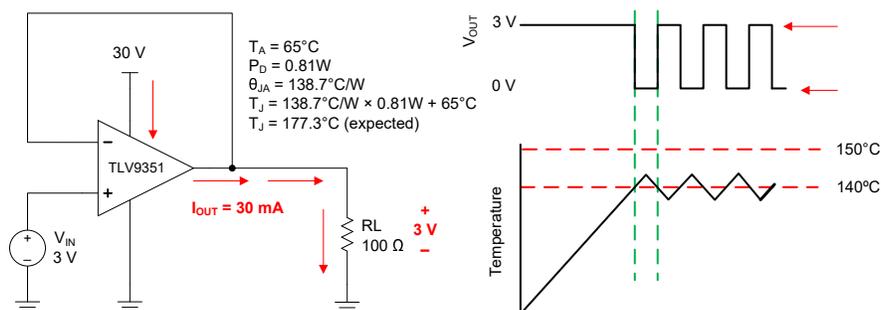


図 6-4. 過熱保護動作

6.3.5 容量性負荷および安定度

TLV935x-Q1 は抵抗性の出力段を採用しており、小さな容量性負荷を駆動できます。また、絶縁抵抗を活用することで、大きな容量性負荷を駆動するように簡単に構成できます。ゲインを大きくするとアンプの能力が拡張され、より大きな抵抗性負荷を駆動できるようになります。図 6-5 および図 6-6 を参照してください。アンプが動作時に安定するかどうか判断するには、オペアンプの回路構成、レイアウト、ゲイン、出力負荷など、いくつかの要因を考慮します。

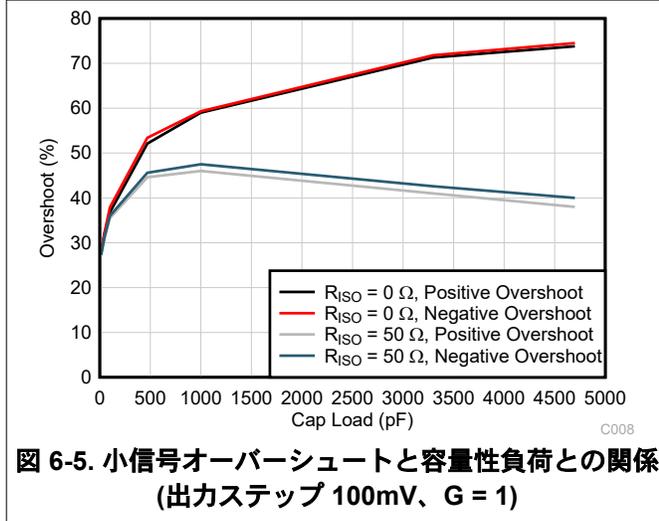


図 6-5. 小信号オーバーシュートと容量性負荷との関係
(出力ステップ 100mV、G = 1)

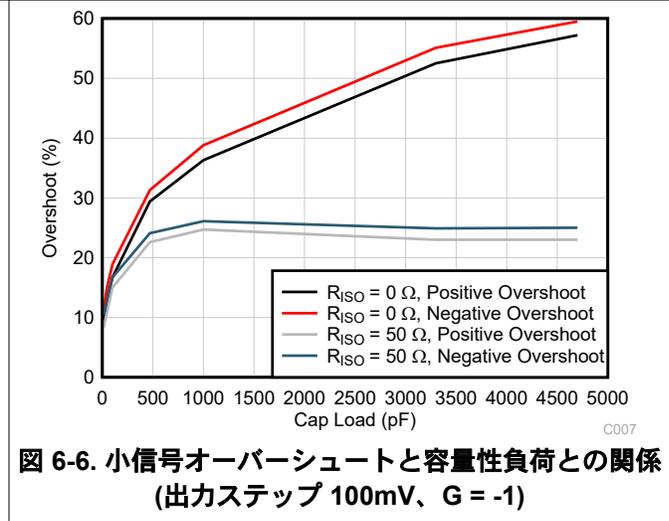


図 6-6. 小信号オーバーシュートと容量性負荷との関係
(出力ステップ 100mV、G = -1)

ユニティ・ゲイン構成で駆動能力を高めるため、図 6-7 に示すように、小さな (10Ω から 20Ω) 抵抗 R_{ISO} を出力と直列に挿入し、容量性負荷の駆動能力を増やします。この抵抗は、リングングを大幅に低減し、純粋な容量性負荷に対して DC 性能を維持します。ただし、容量性負荷と抵抗性負荷が並列に接続されている場合、分圧回路が生まれるため、出力にゲイン誤差が生じ、出力スイングがわずかに減少します。発生する誤差は R_{ISO} / R_L の比に比例し、一般に低い出力レベルでは無視できます。TLV935x-Q1 は容量性負荷の駆動能力が大きいので、リファレンス・バッファ、MOSFET ゲート・ドライブ、ケーブル・シールド・ドライブなどのアプリケーションに最適です。図 6-7 に示す回路では、絶縁抵抗 R_{ISO} を使ってオペアンプ出力を安定化しています。 R_{ISO} は、システムの開ループ・ゲインを変更して位相マージンを増やします。この回路を使用して最適化と設計を行う技法の詳細については、TI Precision Design TIDU032 で、設計目標、シミュレーション、テスト結果の詳細を参照してください。

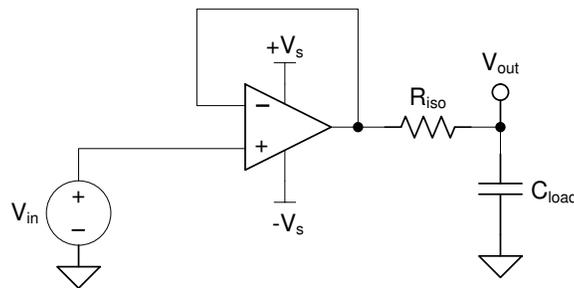


図 6-7. TLV9351-Q1 により容量性負荷の駆動能力を拡張

6.3.6 同相電圧範囲

TLV935x-Q1 は 40V のレール・ツー・レール出力オペアンプで、通常の動作で入力同相範囲が V_- を 100mV 超え、 V_+ からは 2V 以内まで延長されています。このデバイスは、P チャネル差動ペアを使用して、相補入力段によりこの性能を実現します。さらに、P チャネル・ペアと並列に相補的な N チャネル差動ペアが組み込まれているため、位相反転など、オペアンプに一般的な望ましくない動作が除去されます。

TLV935x-Q1 は、トップ・レールを 100mV 超える同相範囲で動作しますが、 $(V_+) - 2V$ を超えると性能が低下します。N チャネル・ペアは正のレールに近い入力電圧、通常は $(V_+) - 1V$ から、正の電源を 100mV 上回る電圧まででアクティブになります。P チャネル・ペアは、負の電源電圧より 100mV 下から、ほぼ $(V_+) - 2V$ までの入力でアクティブになります。小さな遷移領域、通常は $(V_+) - 2V$ から $(V_+) - 1V$ において、両方の入力ペアがオンになります。この遷移領域は、プロセスの変動に応じて多少変化する可能性があり、遷移領域と N チャネル領域では、PSRR、CMRR、オフセット電圧、オフセット・ドリフト、ノイズと THD 性能など、オペアンプの多くの仕様が、P チャネル領域での動作に比べて劣化する場合があります。

表 6-2. 正電源から 2V 以内の同相電圧における標準的な性能

| パラメータ | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|-------------|-------------|-----|---------------|------------------|
| 入力同相電圧 | $(V_+) - 2$ | | $(V_+) + 0.1$ | V |
| オフセット電圧 | | 1.5 | | mV |
| オフセット電圧ドリフト | | 2 | | $\mu V/^\circ C$ |
| 同相除去 | | 75 | | dB |
| 開ループ・ゲイン | | 75 | | dB |
| ゲイン帯域幅積 | | 1.5 | | MHz |

6.3.7 電氣的オーバーストレス

設計者は多くの場合、オペアンプが電氣的オーバーストレス (EOS) にどの程度耐えられるのかという質問をします。これらの質問は、主にデバイスの入力に関するものですが、電源電圧ピンや、さらに出力ピンにも関係する場合があります。これらの各ピンの機能には、特定の半導体製造プロセスの電圧ブレイクダウン特性と、ピンに接続された特定の回路とで決まる電氣的ストレスの制限値があります。また、これらの回路には内部静電気放電 (ESD) 保護機能が組み込まれており、製品の組み立て前と組み立て中の両方で、偶発的な ESD イベントから保護します。

この基本的な ESD 回路と、電氣的オーバーストレス・イベントとの関連性を十分に理解しておく役に立ちます。TLV935x-Q1 に含まれる ESD 回路の図を、図 6-8 に示します (破線で囲まれている部分)。ESD 保護回路には、いくつかの電流ステアリング・ダイオードが含まれており、これらは入力ピンや出力ピンから接続され、内部の電源ラインに戻るようルーティングされます。これらのダイオードは、オペアンプ内部の吸収デバイスや電源 ESD セルで接続されます。この保護回路は、通常の回路動作中は非アクティブに保たれるよう設計されます。

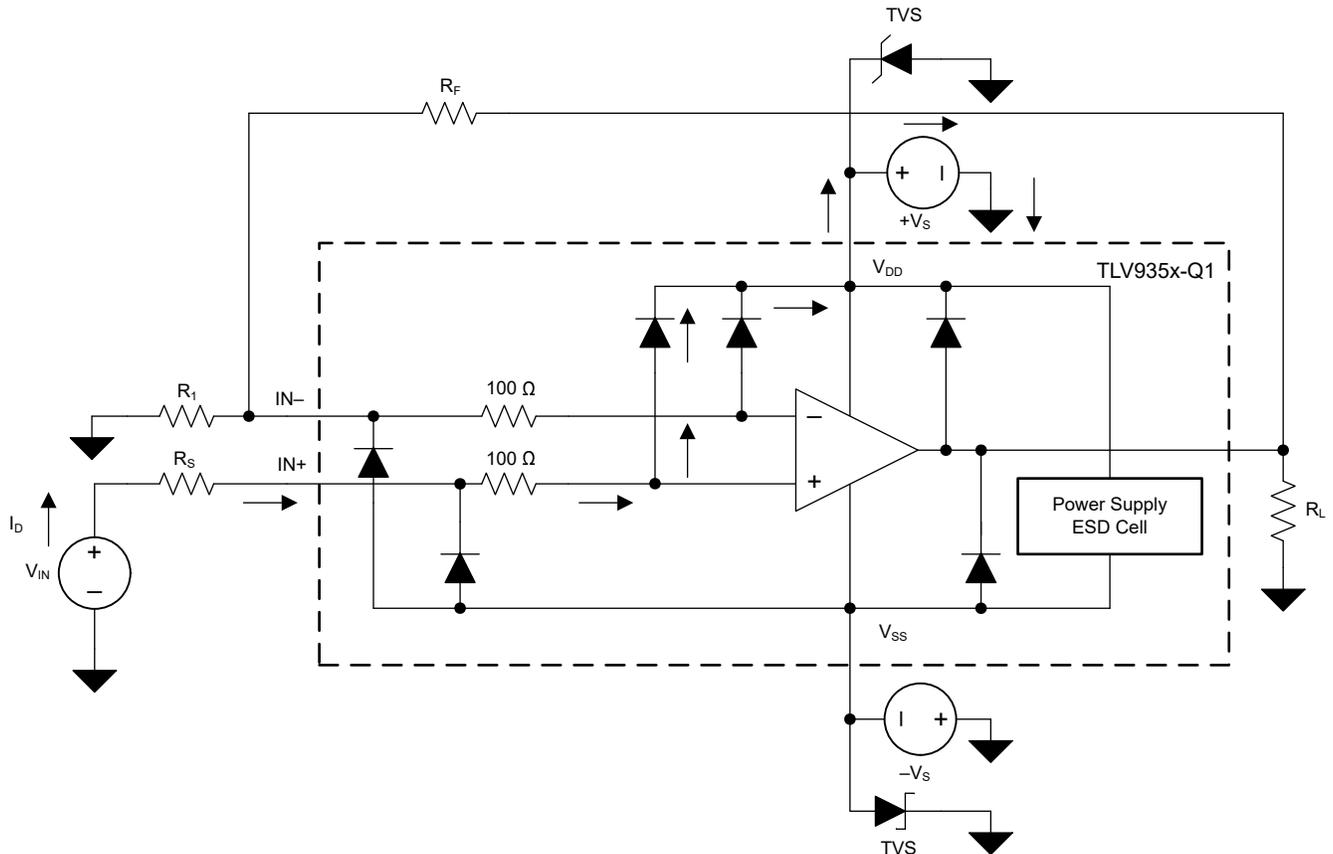


図 6-8. 代表的な回路アプリケーションと比較して等価な内部 ESD 回路

ESD イベントは持続時間が非常に短く、電圧が非常に高い (例: 1kV、100ns) のに対して、EOS イベントは持続時間が長く、電圧も低くなります (例: 50V、100ms)。ESD ダイオードは、回路外の ESD 保護 (つまり、PCB にはんだ付けする前にデバイスの組み立て、テスト、保管を行うとき) を目的として設計されています。ESD イベントの間、ESD 信号は ESD ステアリング・ダイオードを通過して吸収回路 (「ESD 電源回路」とラベル付けされています) に渡されます。ESD 吸収回路は、電源を安全なレベルにクランプします。

この動作は回路外保護のためには必要なものですが、回路内でこの動作をアクティブにすると、過大な電流と損傷が発生します。過渡電圧サプレッサ (TVS) を使用すると、回路内の ESD イベント発生時に ESD 吸収回路がオンになることで生じる損傷を防止できます。適切な電流制限抵抗と、TVS ダイオードを使用すると、デバイスの ESD ダイオードで EOS イベントからの保護を行えます。

6.3.8 過負荷からの回復

過負荷からの回復は、オペアンプの出力が飽和状態から線形状態に回復するために必要な時間として定義されます。高い入力電圧または高いゲインのいずれかが原因で、出力電圧が定格動作電圧を超えると、オペアンプの出力デバイスは飽和領域に入ります。デバイスが飽和領域に入った後、出力デバイスのチャージ・キャリアは線形状態に回復するための時間を必要とします。チャージ・キャリアが線形状態に戻ると、デバイスは指定されたスルーレートでスルーを開始します。したがって、過負荷状態の場合の伝搬遅延は、過負荷復帰時間とスルー時間の合計になります。TLV935x-Q1 の過負荷復帰時間は約 600ns です。

6.3.9 代表的な仕様と分布

設計者は多くの場合、より堅牢な回路を設計するため、アンプの標準仕様についての疑問を抱きます。プロセス・テクノロジーや製造手順には自然に差異が発生するため、アンプのすべての仕様は、アンプの入力オフセット電圧など、理想的な値からある程度の偏差が生じます。これらの偏差は多くの場合、ガウス分布 (ベル曲線または正規分布) に従います。回路設計者は、[セクション 5.7](#) に最小値または最大値の仕様がない場合でも、この情報を活用してシステムの最低限の品質を確保できます。

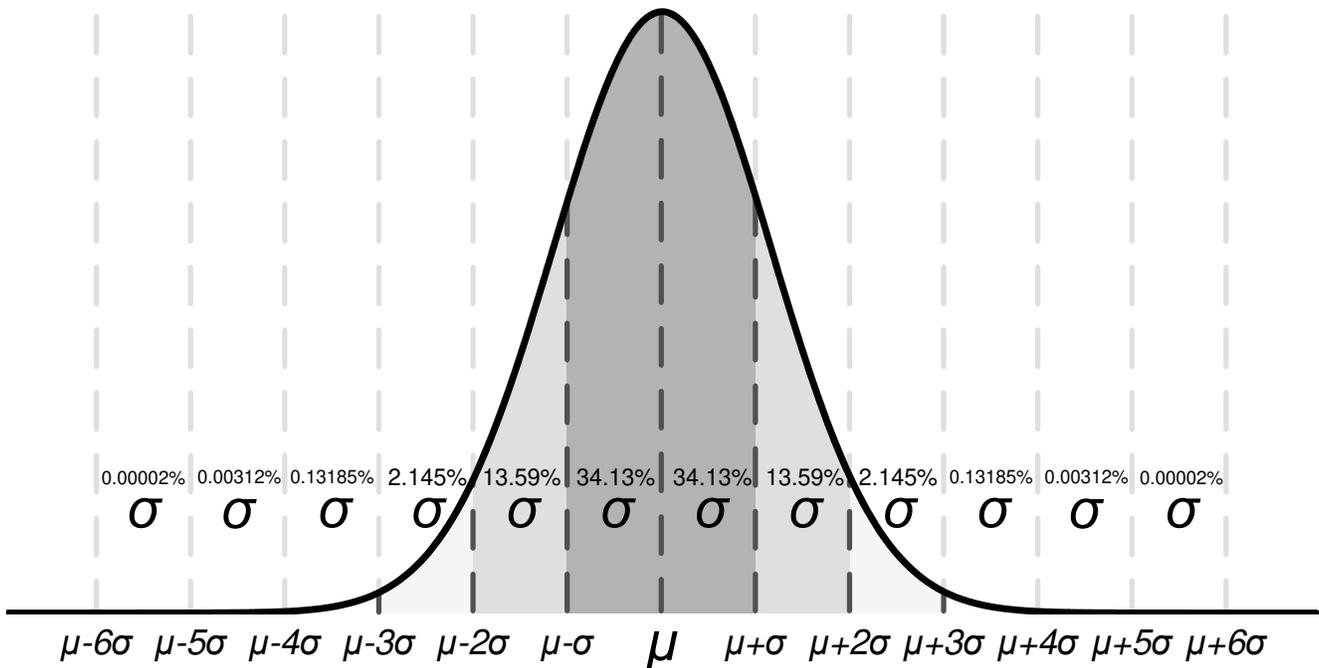


図 6-9. 理想的なガウス分布

分布の例を、[図 6-9](#) に示します。ここで、 μ (ミュー) は分布の平均値、 σ (シグマ) はシステムの標準偏差です。このような分布を示す仕様では、すべてのユニットのうち約 2/3 (68.26%) の値は、平均値から 1 標準偏差、すなわち 1 シグマ ($\mu - \sigma$ から $\mu + \sigma$ まで) 以内と推定できます。

[セクション 5.7](#) の「標準値」列に記載されている値は、仕様に応じてさまざまな方法で表現されます。原則として、仕様の性質上平均値が 0 以外の場合 (ゲイン帯域幅など)、標準値は平均値 (μ) と等しくなります。ただし、入力オフセット電圧のように、その性質上仕様の平均値が 0 に近い場合、最も正確に標準値を表すため、標準値は平均値に 1 標準偏差を加えた値 ($\mu + \sigma$) と等しくなります。

このグラフを使用して、ユニットの仕様のおおよその確率を計算できます。たとえば TLV935x-Q1 の場合、入力電圧オフセットの標準値は $350\mu\text{V}$ なので、すべての TLV935x-Q1 デバイスのうち 68.2% は $-350\mu\text{V}\sim 350\mu\text{V}$ のオフセットを持つと予想されます。 4σ ($\pm 1400\mu\text{V}$) では、分布の 99.9937% のオフセット電圧は $\pm 1400\mu\text{V}$ 未満です。これは、母集団のうちこの制限値を超えているものは 0.0063%、15,873 ユニットのうち約 1 個ということです。

仕様の最小値または最大値の列に値が記載されているものはテキサス・インスツルメンツによって保証されており、これらの制限値を超えたユニットは生産から除去されます。たとえば、TLV935x-Q1 ファミリの最大オフセット電圧は 125°C において 1.8mV で、これは約 5σ (約 170 万ユニットのうち 1 つ) に相当し、確率としては非常に低く、テキサス・インスツルメンツはオフセット電圧が 1.8mV を超えるユニットが生産から除去されることを保証しています。

最小値または最大値の列に値が記載されていない仕様については、アプリケーションに十分な余裕のあるシグマ値を選択し、この値を使用してワーストケース条件を設計することを検討してください。たとえば、 6σ の値は約 5 億ユニットのうち 1 つです。これは非常に可能性が低く、システムの設計で大きな余裕を持たせるために適切な可能性があります。この場合、TLV935x-Q1 ファミリーにはオフセット電圧ドリフトの最大値または最小値はありませんが、セクション 5.7 の標準値である $1.5\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ に基づいて、オフセット電圧ドリフトの 6σ 値は約 $9\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ と計算できます。ワーストケースのシステム条件を設計する場合、この値を使用すると、実際の最小値または最大値を使用せずに、温度範囲全体で可能性があるワーストケースのオフセットを推定できます。

ただし、時間の経過に伴うプロセスの変動と調整によって、標準偏差と平均値の標準値が変動する可能性があるため、仕様の最小値または最大値の列に値が記載されていないものについて、テキサス・インスツルメンツはデバイスの性能を保証できません。この情報は、デバイスの性能を推定する目的でのみ使用してください。

6.4 デバイスの機能モード

TLV935x-Q1 には単一機能モードがあり、電源電圧が 4.5V ($\pm 2.25\text{V}$) を上回ると動作します。TLV935x-Q1 の最大電源電圧は 40V ($\pm 20\text{V}$) です。

7 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくこととなります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

7.1 アプリケーション情報

TLV935x-Q1 ファミリーは、DC 精度と DC 性能が優れています。これらのデバイスは、最高 40V の電源レールで動作し、真のレール・ツー・レール出力、低いオフセット電圧とオフセット電圧ドリフトに加えて、3.5MHz の帯域幅と、高い出力駆動を実現しています。TLV935x-Q1 は、これらの特長を持つ、高電圧のコストの制約が厳しいアプリケーション向けの、堅牢で高性能なオペアンプです。

7.2 代表的なアプリケーション

7.2.1 高電圧高精度コンパレータ

各種のシステムにおいては、堅牢な動作のために多数のシステム・ノード間にわたって制御された電圧が必要です。コンパレータを使用して、リファレンス・スレッショルド電圧を入力電圧と比較し、入力がこのスレッショルドを超えたときに出力を供給することで、電圧の監視と制御を行うことができます。

TLV935x-Q1 ファミリーのオペアンプは、MUX 対応の入力段により、優れた高電圧コンパレータになります (詳細については、[セクション 6.3.1](#) を参照)。前世代の高電圧オペアンプは多くの場合、入力の両端でバック・ツー・バック・ダイオードを使用してオペアンプの損傷を防止しますが、この方法ではオペアンプをコンパレータとして使用する能力が大幅に制限されます。TLV935x-Q1 の特許取得の入力段では、デバイスが入力間で広い差動電圧を使用できます。

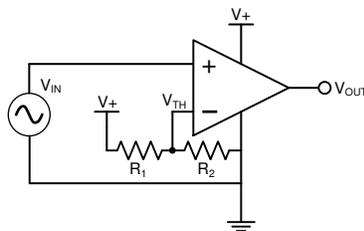


図 7-1. 代表的なコンパレータ・アプリケーション

7.2.1.1 設計要件

主な目的は、40V の高精度コンパレータを設計することです。

- システム電源電圧 (V_+): 40V
- 抵抗 1 の値: 100k Ω
- 抵抗 2 の値: 100k Ω
- リファレンス・スレッショルド電圧 (V_{TH}): 20V
- 入力電圧範囲 (V_{IN}): 0V~40V
- 出力電圧範囲 (V_{OUT}): 0V~40V

7.2.1.2 詳細な設計手順

この非反転コンパレータ回路は、入力電圧 (V_{IN}) をオペアンプの非反転端子に印加します。2つの抵抗 (R_1 および R_2) は、式 1 に示すように、電源電圧 (V_+) を分圧して、中電圧スレッシュホールド電圧 (V_{TH}) を生成します。この回路を、図 7-1 に示します。 V_{IN} が V_{TH} より低い場合、出力電圧は負の電源に遷移し、Low レベルの出力電圧と等しくなります。 V_{IN} が V_{TH} を超えると、出力電圧は正の電源に遷移し、High レベルの出力電圧と等しくなります。

この例では、抵抗 1 と 2 を $100\text{k}\Omega$ に選択して基準スレッシュホールドを 20V に設定しています。ただし、式 1 を使用して抵抗 1 と 2 を調整し、スレッシュホールドを変更することもできます。抵抗 1 と抵抗 2 の値は消費電力を低減するように選択されていますが、これらの値をさらに大きくして消費電力を減らすか、または小さくしてノイズ性能を向上させることができます。

$$V_{TH} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times V_+ \quad (1)$$

7.2.1.3 アプリケーション曲線

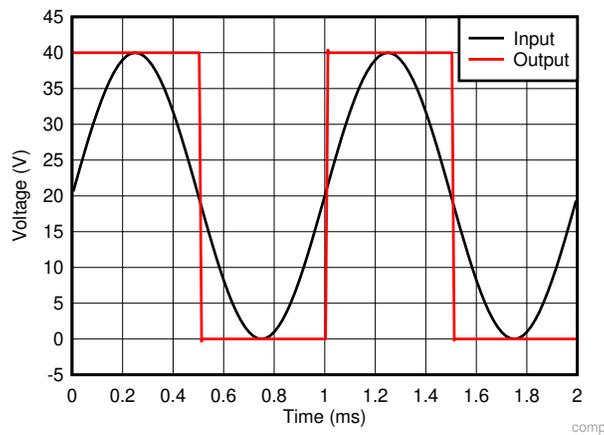


図 7-2. 入力電圧に対するコンパレータ出力の応答

7.3 電源に関する推奨事項

TLV935x-Q1 は、 $4.5\text{V} \sim 40\text{V}$ ($\pm 2.25\text{V} \sim \pm 20\text{V}$) で動作が規定されており、多くの仕様は $-40^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$ で適用されます。

注意

40V を超える電源電圧を印加すると、デバイスに永続的な損傷を与える可能性があります。「セクション 5.1」を参照してください。

電源ピンの近くに $0.1\mu\text{F}$ のバイパス・コンデンサを配置すると、ノイズの多い電源や高インピーダンスの電源から混入する誤差を低減できます。バイパス・コンデンサの配置の詳細については、セクション 7.4 を参照してください。

7.4 レイアウト

7.4.1 レイアウトのガイドライン

デバイスで最高の動作性能を実現するには、以下のような適切な PCB レイアウト手法を使用してください。

- ノイズが回路全体の電源ピンとオペアンプ自体を経由して、アナログ回路に伝播することがあります。バイパス コンデンサは、アナログ回路に対してローカルに低インピーダンスの電源を供給し、結合ノイズを低減するために使用されません。

- 各電源ピンとグラウンドとの間に、低 ESR の $0.1\mu\text{F}$ セラミック バイパス コンデンサを接続し、可能な限りデバイスの近くに配置します。単一電源アプリケーションの場合は、 $V+$ からグラウンドに対して 1 つのバイパス コンデンサを接続します。
- 回路のアナログ部とデジタル部を別々に接地することは、ノイズを抑制する最も簡単かつ効果的な方法の 1 つです。通常、多層 PCB のうち 1 つ以上の層はグラウンド プレーン専用です。グラウンド プレーンは熱を分散させ、EMI ノイズを拾いにくくする役割を果たします。グラウンド電流の流れに注意して、デジタル グラウンドとアナログ グラウンドを物理的に確実に分離してください。
- 寄生カップリングを低減するには、入力トレースを電源トレースまたは出力トレースからできるだけ離れた位置に配置します。これらのトレースを離して配置できない場合、感度の高いトレースをノイズの多いトレースと平行にするのではなく、垂直に交差させる方がはるかに効果的です。
- 外付け部品は、可能な限りデバイスに近く配置します。図 7-4 に示すように、寄生容量を最小限に抑えるため、 R_F と R_G は反転入力に近くに配置します。
- 入力トレースは、できる限り短くします。入力トレースは、回路の最も影響を受ける部分であることに常に注意してください。
- 重要なトレースの周囲に、駆動される低インピーダンスのガードリングを配置することを検討してください。ガードリングを使用すると、付近に存在する、さまざまな電位のトレースからのリーク電流を大幅に低減できます。
- 最高の性能を実現するため、基板組み立ての後で PCB を清掃することを推奨します。
- 高精度の集積回路では、プラスチック パッケージへの水分の侵入により性能が変化する場合があります。PCB を水で洗浄してから、PCB アセンブリをベーキングして、清掃プロセス中にデバイスのパッケージに侵入した水分を除去することを推奨します。ほとんどの場合、洗浄後に 85°C で 30 分間の低温ベーキングを行えば十分です。

7.4.2 レイアウト例

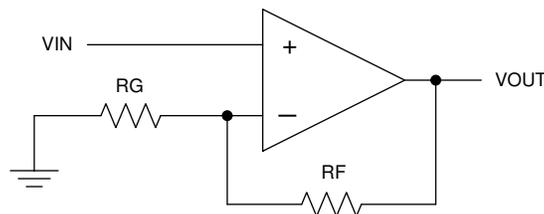


図 7-3. 回路図

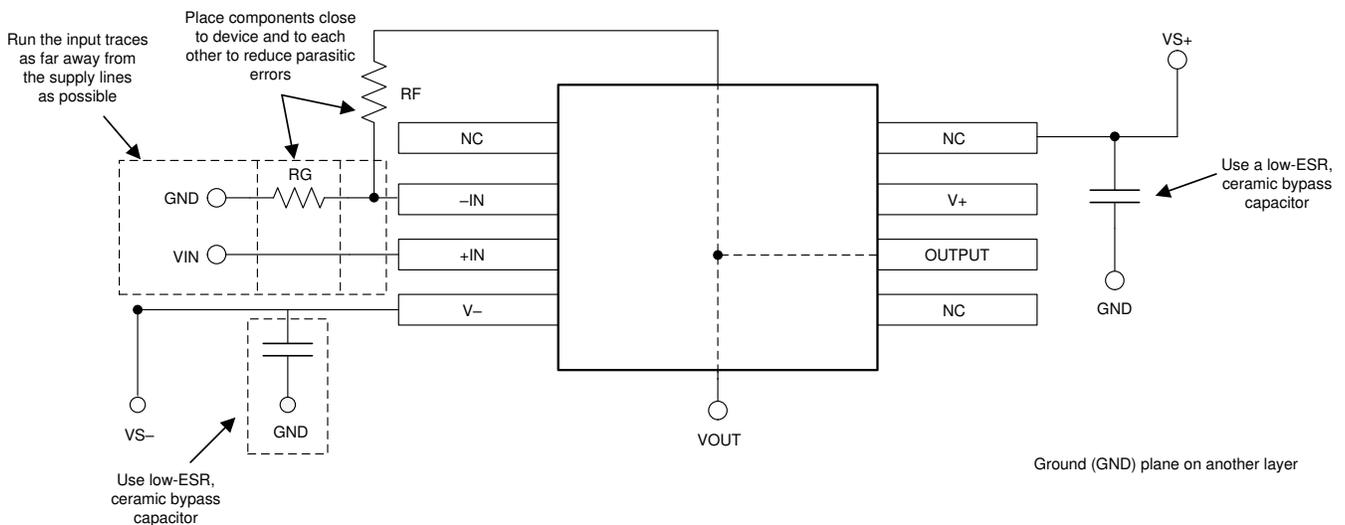


図 7-4. 非反転構成のオペアンプ基板のレイアウト

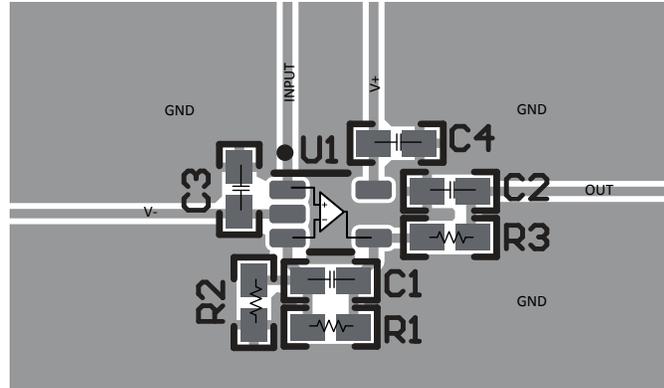


図 7-5. SC70 (DCK) パッケージのレイアウト例

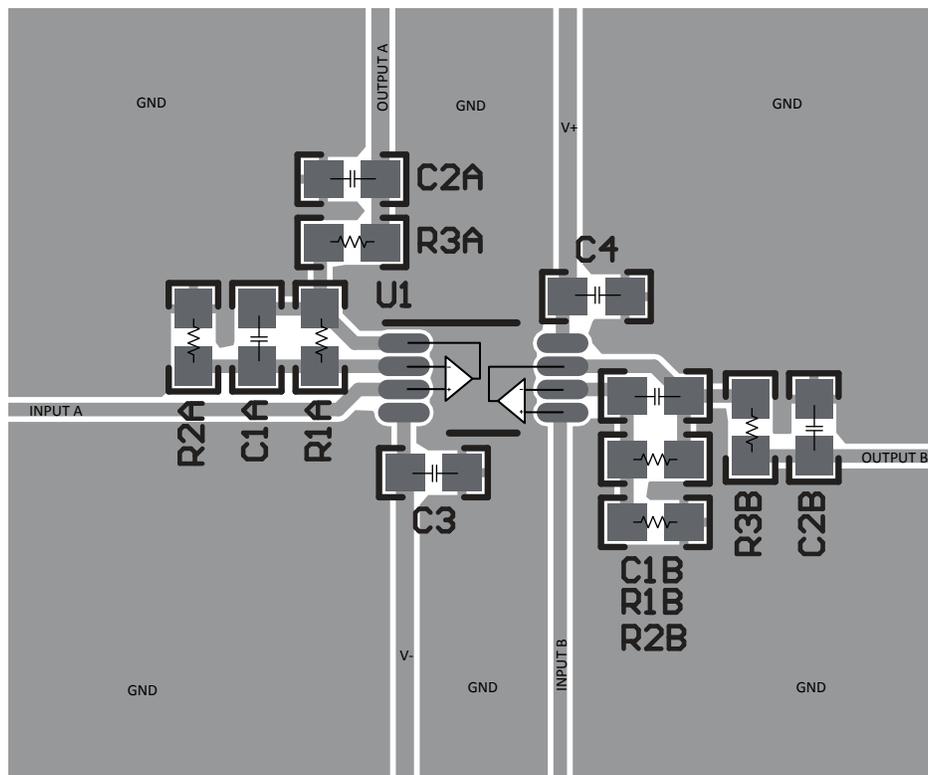


図 7-6. VSSOP-8 (DGK) パッケージのレイアウト例

8 デバイスおよびドキュメントのサポート

8.1 デバイスのサポート

8.1.1 開発サポート

8.1.1.1 TINA-TI™ (無料のダウンロード・ソフトウェア)

TINA™ は、SPICE エンジンに基づいた単純かつ強力な、使いやすい回路シミュレーション・プログラムです。TINA-TI は、TINA ソフトウェアのすべての機能を持つ無償バージョンで、パッシブ・モデルとアクティブ・モデルに加えて、マクロ・モデルのライブラリがプリロードされています。TINA-TI には、SPICE の標準的な DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析などの全機能に加え、追加の設計機能が搭載されています。

TINA-TI は Analog eLab Design Center から無料でダウンロードでき、ユーザーが結果をさまざまな方法でフォーマットできる、広範な後処理機能を備えています。仮想計測器により、入力波形を選択し、回路ノード、電圧、および波形をプローブして、動的なクイック・スタート・ツールを作成できます。

注

これらのファイルを使用するには、TINA ソフトウェア (DesignSoft™ から入手できます) または TINA-TI ソフトウェアがインストールされている必要があります。TINA-TI フォルダから、無料の TINA-TI ソフトウェアをダウンロードしてください。

8.1.1.2 TI Precision Designs

TLV935x-Q1 はいくつかの TI Precision Designs に使用されており、これらは <http://www.ti.com/ww/en/analog/precision-designs/> からオンラインで入手できます。TI Precision Designs は、テキサス・インスツルメンツの高精度アナログ・アプリケーションの専門家により作成されたアナログ・ソリューションで、多くの有用な回路に関して、動作理論、コンポーネント選択、シミュレーション、完全な PCB 回路図とレイアウト、部品表、性能測定結果を提供します。

8.2 ドキュメントのサポート

8.2.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス・インスツルメンツ、『オペアンプの EMI 除去率』アプリケーション・ノート
- テキサス・インスツルメンツ、『絶縁抵抗の使用による容量性負荷駆動のソリューション』リファレンス・ガイド
- テキサス・インスツルメンツ、『アナログ・エンジニア向け回路クックブック:増幅器』イーブック
- テキサス・インスツルメンツ、『AN31 アンプ回路コレクション』アプリケーション・ノート

8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

8.4 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの使用条件を参照してください。

8.5 商標

TINA-TI™ is a trademark of Texas Instruments, Inc and DesignSoft, Inc.
TINA™ and DesignSoft™ are trademarks of DesignSoft, Inc.

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.
Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.
すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

8.6 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

8.7 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

9 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

| Changes from Revision D (June 2023) to Revision E (March 2024) | Page |
|--|------|
| • データシート全体で 5 ピン SC70 (DCK) パッケージを追加..... | 1 |
| • 「ピン構成および機能」セクションに 5 ピン SC70 (DCK) パッケージのピン配置構成を追加..... | 3 |

| Changes from Revision C (September 2021) to Revision D (June 2023) | Page |
|--|------|
| • データシート全体で 8 ピン TSSOP (PW) パッケージを追加..... | 1 |

| Changes from Revision B (May 2021) to Revision C (September 2021) | Page |
|---|------|
| • データシート全体で SOIC (14) パッケージからプレビューの注を削除..... | 1 |
| • データシート全体で SOT-23 (14) パッケージからプレビューの注を削除..... | 1 |
| • データシート全体で SOIC (8) パッケージからプレビューの注を削除..... | 1 |
| • データシート全体で SOT-23 (5) パッケージからプレビューの注を削除..... | 1 |

| Changes from Revision A (March 2021) to Revision B (May 2021) | Page |
|---|------|
| • データシート全体で TSSOP (14) パッケージからプレビューの注を削除..... | 1 |
| • 「クワッド チャネルの熱に関する情報」表の PW パッケージからプレビューの注を削除..... | 7 |

| Changes from Revision * (January 2021) to Revision A (March 2021) | Page |
|---|------|
| • デバイス ステータスを「事前情報」から「量産データ」に変更..... | 1 |

10 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスについて利用可能な最新のデータです。このデータは予告なく変更されることがあり、ドキュメントが改訂される場合もあります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適したテキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されているテキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかるテキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

| Orderable part number | Status (1) | Material type (2) | Package Pins | Package qty Carrier | RoHS (3) | Lead finish/ Ball material (4) | MSL rating/ Peak reflow (5) | Op temp (°C) | Part marking (6) |
|--------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| TLV9351QDBVRQ1 | Active | Production | SOT-23 (DBV) 5 | 3000 LARGE T&R | Yes | NIPDAU SN | Level-1-260C-UNLIM | -40 to 125 | 2JMF |
| TLV9351QDBVRQ1.A | Active | Production | SOT-23 (DBV) 5 | 3000 LARGE T&R | Yes | NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | -40 to 125 | 2JMF |
| TLV9351QDCKRQ1 | Active | Production | SC70 (DCK) 5 | 3000 LARGE T&R | Yes | NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | -40 to 125 | 1MU |
| TLV9351QDCKRQ1.A | Active | Production | SC70 (DCK) 5 | 3000 LARGE T&R | Yes | NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | -40 to 125 | 1MU |
| TLV9352QDGRQ1 | Active | Production | VSSOP (DGK) 8 | 2500 LARGE T&R | Yes | NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | -40 to 125 | 27ST |
| TLV9352QDGRQ1.A | Active | Production | VSSOP (DGK) 8 | 2500 LARGE T&R | Yes | NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | -40 to 125 | 27ST |
| TLV9352QDRQ1 | Active | Production | SOIC (D) 8 | 3000 LARGE T&R | Yes | NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | -40 to 125 | T9352Q |
| TLV9352QDRQ1.A | Active | Production | SOIC (D) 8 | 3000 LARGE T&R | Yes | NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | -40 to 125 | T9352Q |
| TLV9352QPWRQ1 | Active | Production | TSSOP (PW) 8 | 3000 LARGE T&R | Yes | NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | - | TL9352 |
| TLV9352QPWRQ1.A | Active | Production | TSSOP (PW) 8 | 3000 LARGE T&R | Yes | NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | -40 to 125 | TL9352 |
| TLV9354QDRQ1 | Active | Production | SOIC (D) 14 | 3000 LARGE T&R | Yes | NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | -40 to 125 | TL9354QD |
| TLV9354QDRQ1.A | Active | Production | SOIC (D) 14 | 3000 LARGE T&R | Yes | NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | -40 to 125 | TL9354QD |
| TLV9354QDYRQ1 | Active | Production | SOT-23-THIN (DYY) 14 | 3000 LARGE T&R | Yes | NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | -40 to 125 | TLV9354Q |
| TLV9354QDYRQ1.A | Active | Production | SOT-23-THIN (DYY) 14 | 3000 LARGE T&R | Yes | NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | -40 to 125 | TLV9354Q |
| TLV9354QPWRQ1 | Active | Production | TSSOP (PW) 14 | 3000 LARGE T&R | Yes | NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | -40 to 125 | T9354Q |
| TLV9354QPWRQ1.A | Active | Production | TSSOP (PW) 14 | 3000 LARGE T&R | Yes | NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | -40 to 125 | T9354Q |

(1) **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

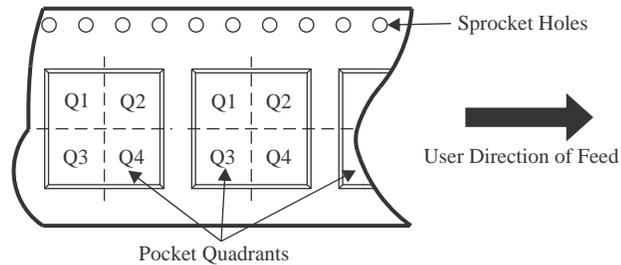
OTHER QUALIFIED VERSIONS OF TLV9351-Q1, TLV9352-Q1, TLV9354-Q1 :

- Catalog : [TLV9351](#), [TLV9352](#), [TLV9354](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Catalog - TI's standard catalog product

TAPE AND REEL INFORMATION

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE


*All dimensions are nominal

| Device | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ | Reel Diameter (mm) | Reel Width W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 Quadrant |
|----------------|--------------|-----------------|------|------|--------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------------|
| TLV9351QDBVRQ1 | SOT-23 | DBV | 5 | 3000 | 180.0 | 8.4 | 3.2 | 3.2 | 1.4 | 4.0 | 8.0 | Q3 |
| TLV9351QDBVRQ1 | SOT-23 | DBV | 5 | 3000 | 180.0 | 8.4 | 3.2 | 3.2 | 1.4 | 4.0 | 8.0 | Q3 |
| TLV9351QDCKRQ1 | SC70 | DCK | 5 | 3000 | 178.0 | 9.0 | 2.4 | 2.5 | 1.2 | 4.0 | 8.0 | Q3 |
| TLV9352QDGKRQ1 | VSSOP | DGK | 8 | 2500 | 330.0 | 12.4 | 5.3 | 3.4 | 1.4 | 8.0 | 12.0 | Q1 |
| TLV9352QDRQ1 | SOIC | D | 8 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 6.4 | 5.2 | 2.1 | 8.0 | 12.0 | Q1 |
| TLV9352QPWRQ1 | TSSOP | PW | 8 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 7.0 | 3.6 | 1.6 | 8.0 | 12.0 | Q1 |
| TLV9354QDRQ1 | SOIC | D | 14 | 3000 | 330.0 | 16.4 | 6.5 | 9.0 | 2.1 | 8.0 | 16.0 | Q1 |
| TLV9354QDYRQ1 | SOT-23-THIN | DYY | 14 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 4.8 | 3.6 | 1.6 | 8.0 | 12.0 | Q3 |
| TLV9354QPWRQ1 | TSSOP | PW | 14 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 6.9 | 5.6 | 1.6 | 8.0 | 12.0 | Q1 |

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS


*All dimensions are nominal

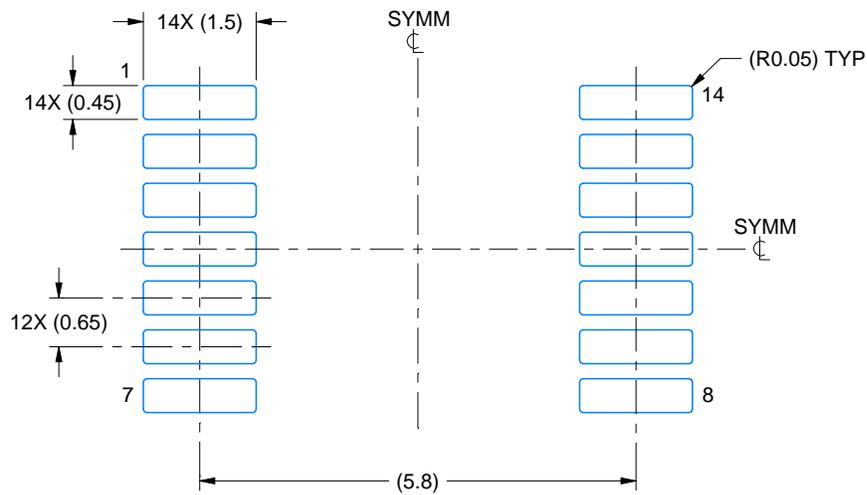
| Device | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
|----------------|--------------|-----------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| TLV9351QDBVRQ1 | SOT-23 | DBV | 5 | 3000 | 210.0 | 185.0 | 35.0 |
| TLV9351QDBVRQ1 | SOT-23 | DBV | 5 | 3000 | 210.0 | 185.0 | 35.0 |
| TLV9351QDCKRQ1 | SC70 | DCK | 5 | 3000 | 180.0 | 180.0 | 18.0 |
| TLV9352QDGKRQ1 | VSSOP | DGK | 8 | 2500 | 353.0 | 353.0 | 32.0 |
| TLV9352QDRQ1 | SOIC | D | 8 | 3000 | 353.0 | 353.0 | 32.0 |
| TLV9352QPWRQ1 | TSSOP | PW | 8 | 3000 | 353.0 | 353.0 | 32.0 |
| TLV9354QDRQ1 | SOIC | D | 14 | 3000 | 353.0 | 353.0 | 32.0 |
| TLV9354QDYRQ1 | SOT-23-THIN | DYY | 14 | 3000 | 336.6 | 336.6 | 31.8 |
| TLV9354QPWRQ1 | TSSOP | PW | 14 | 3000 | 353.0 | 353.0 | 32.0 |

EXAMPLE BOARD LAYOUT

PW0014A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X



4220202/B 12/2023

NOTES: (continued)

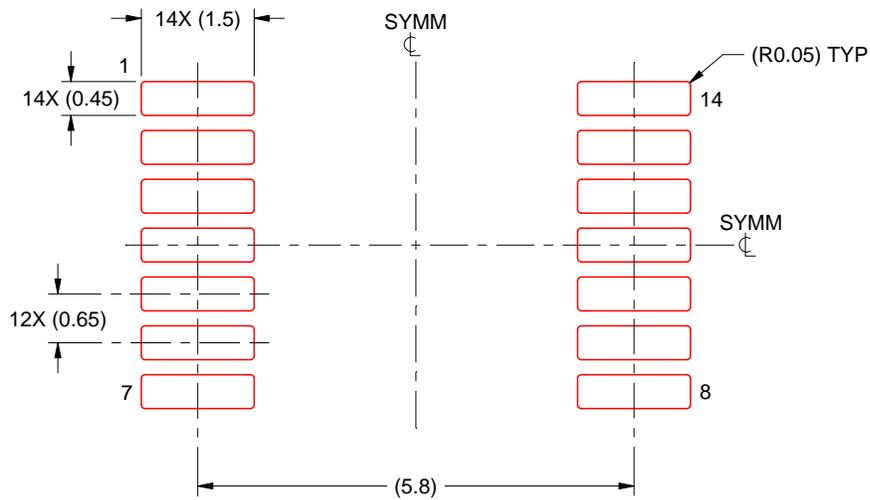
- 6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0014A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X

4220202/B 12/2023

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

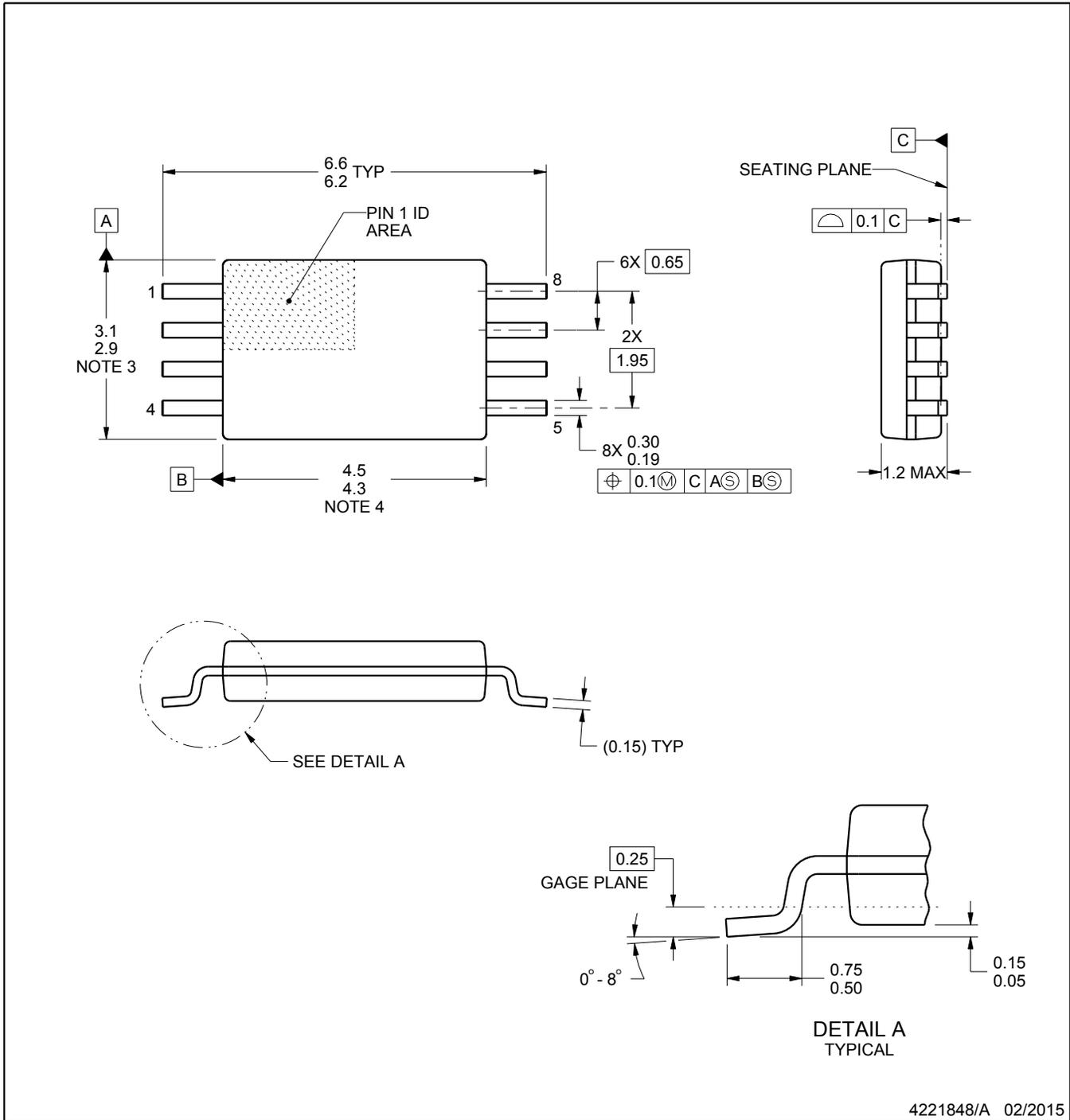
PW0008A



PACKAGE OUTLINE

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



4221848/A 02/2015

NOTES:

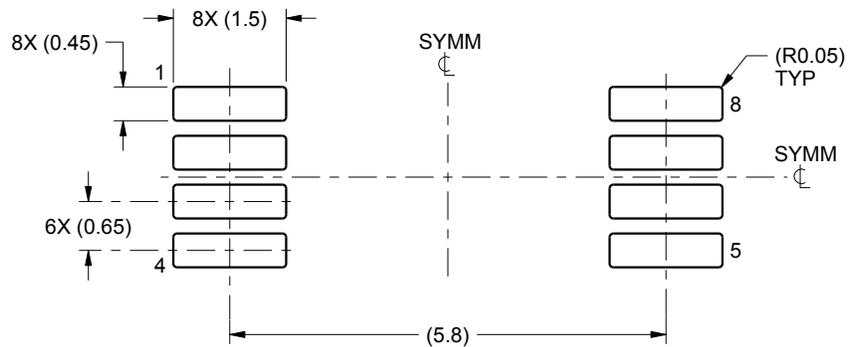
- All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
- This drawing is subject to change without notice.
- This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
- This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
- Reference JEDEC registration MO-153, variation AA.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

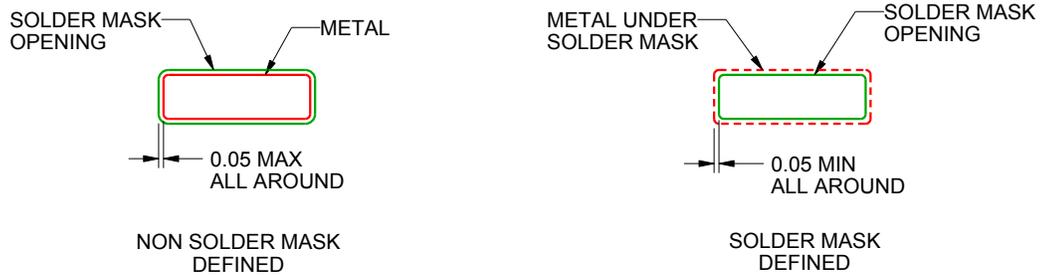
PW0008A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:10X



SOLDER MASK DETAILS
NOT TO SCALE

4221848/A 02/2015

NOTES: (continued)

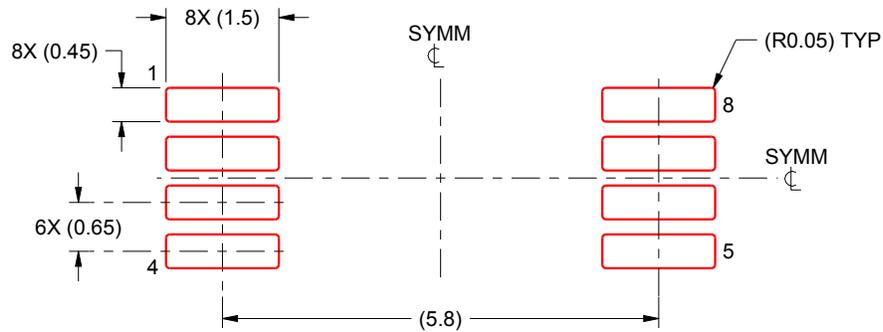
- 6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0008A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:10X

4221848/A 02/2015

NOTES: (continued)

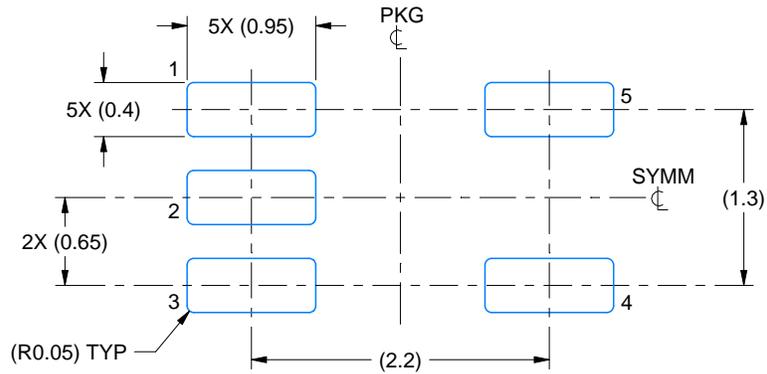
8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

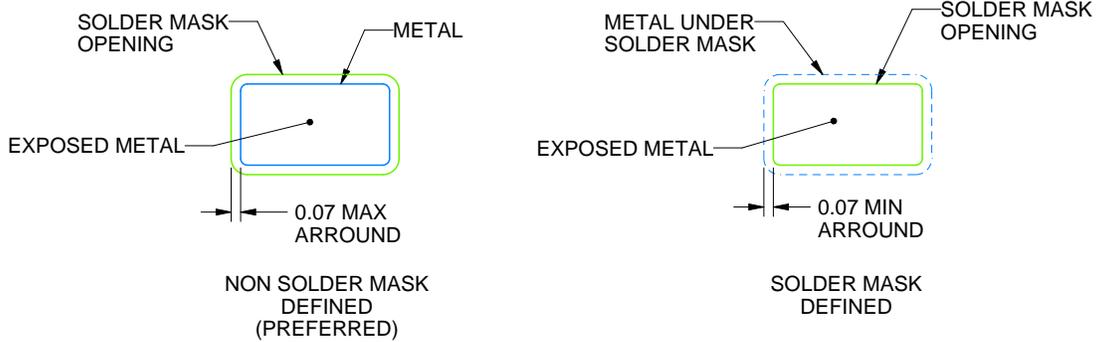
DCK0005A

SOT - 1.1 max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:18X



SOLDER MASK DETAILS

4214834/G 11/2024

NOTES: (continued)

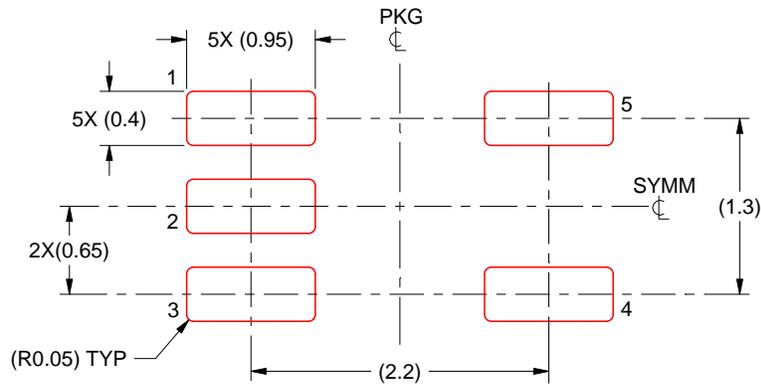
- 7. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 8. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DCK0005A

SOT - 1.1 max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR

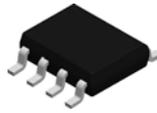


SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 THICK STENCIL
SCALE: 18X

4214834/G 11/2024

NOTES: (continued)

9. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
10. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

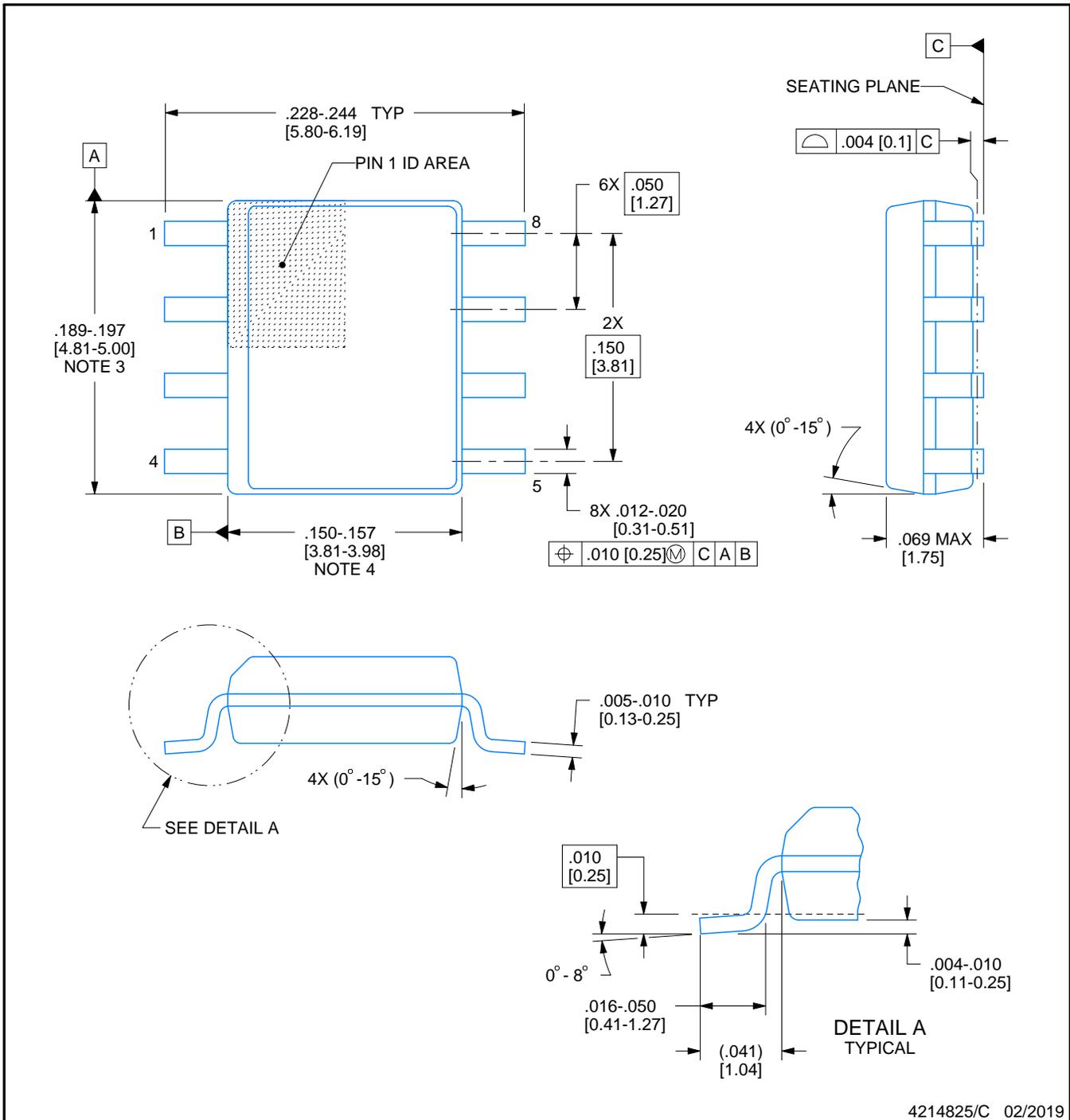


D0008A

PACKAGE OUTLINE

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



4214825/C 02/2019

NOTES:

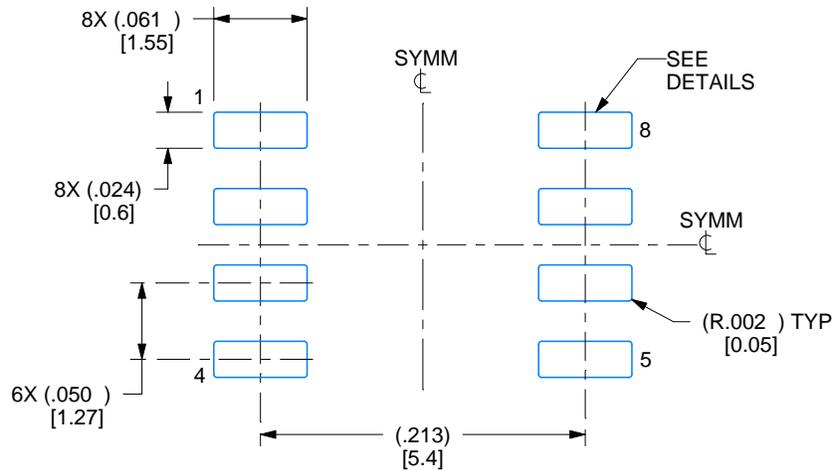
- Linear dimensions are in inches [millimeters]. Dimensions in parenthesis are for reference only. Controlling dimensions are in inches. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
- This drawing is subject to change without notice.
- This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed .006 [0.15] per side.
- This dimension does not include interlead flash.
- Reference JEDEC registration MS-012, variation AA.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

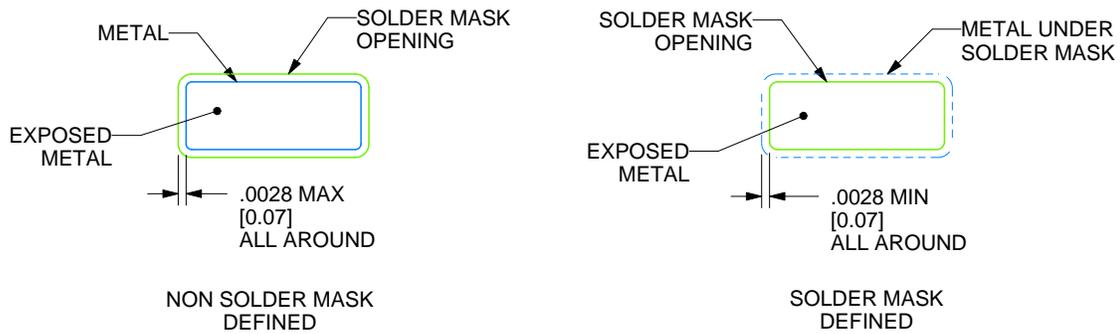
D0008A

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:8X



SOLDER MASK DETAILS

4214825/C 02/2019

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

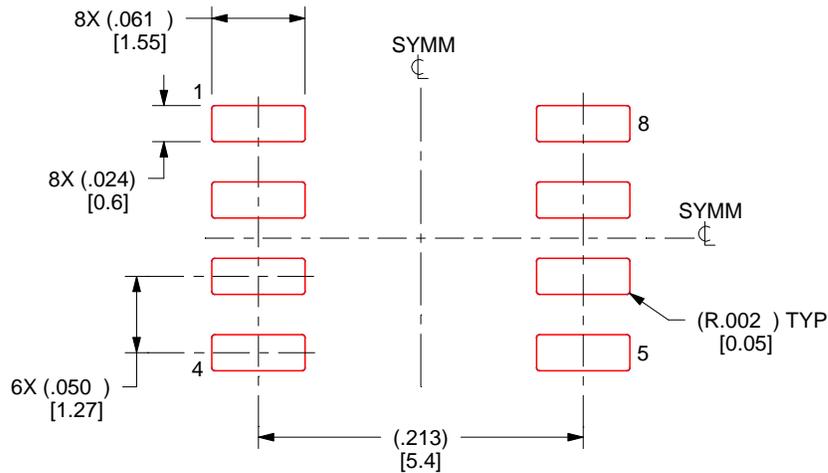
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

D0008A

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON .005 INCH [0.125 MM] THICK STENCIL
SCALE:8X

4214825/C 02/2019

NOTES: (continued)

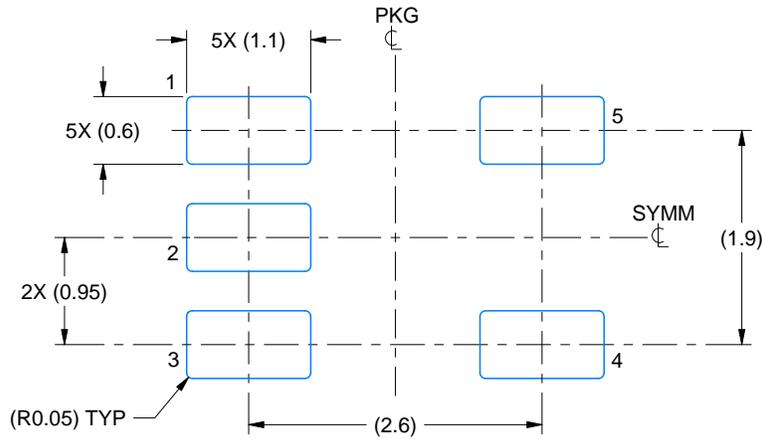
8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

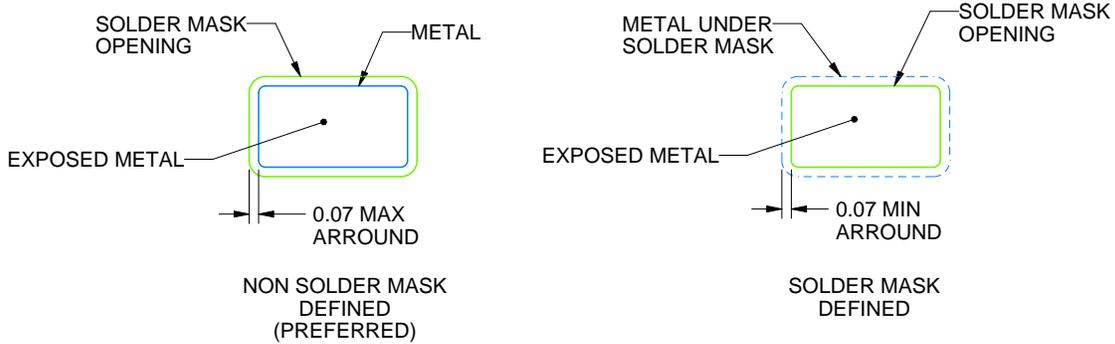
DBV0005A

SOT-23 - 1.45 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:15X



SOLDER MASK DETAILS

4214839/K 08/2024

NOTES: (continued)

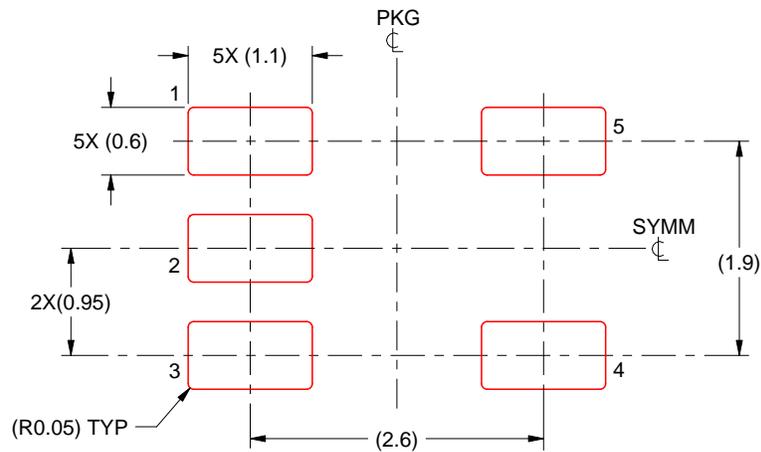
- 6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DBV0005A

SOT-23 - 1.45 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:15X

4214839/K 08/2024

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

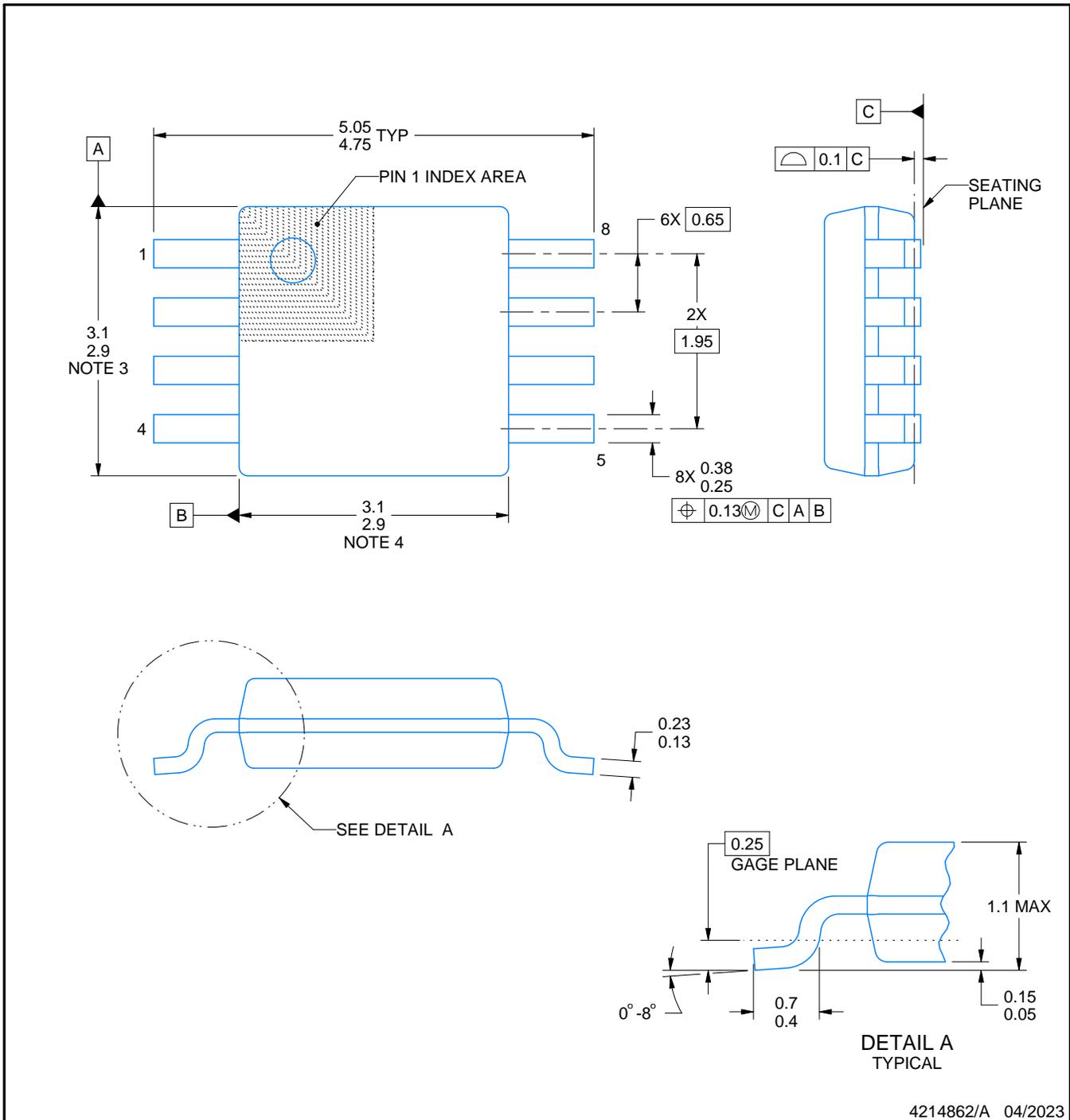
DGK0008A



PACKAGE OUTLINE

VSSOP - 1.1 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



4214862/A 04/2023

NOTES:

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

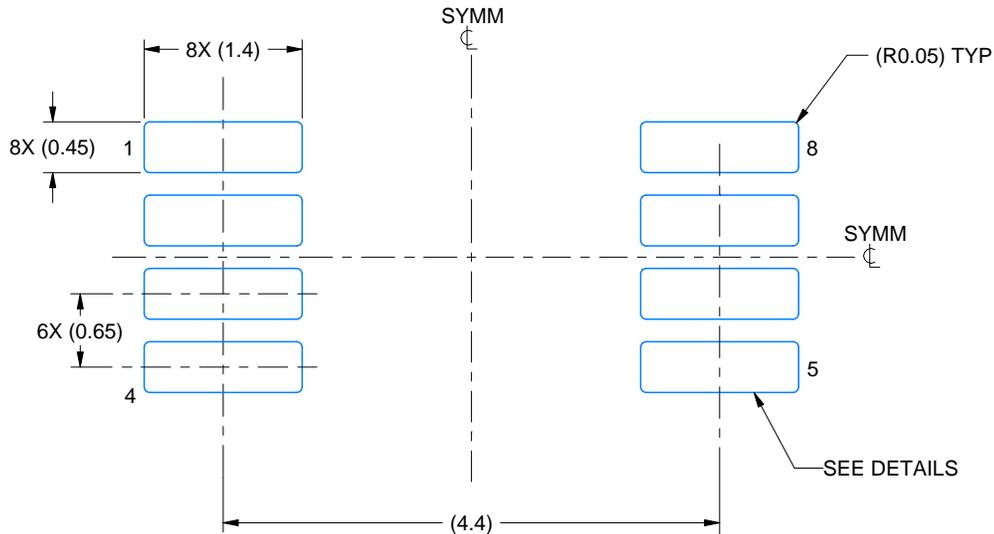
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-187.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

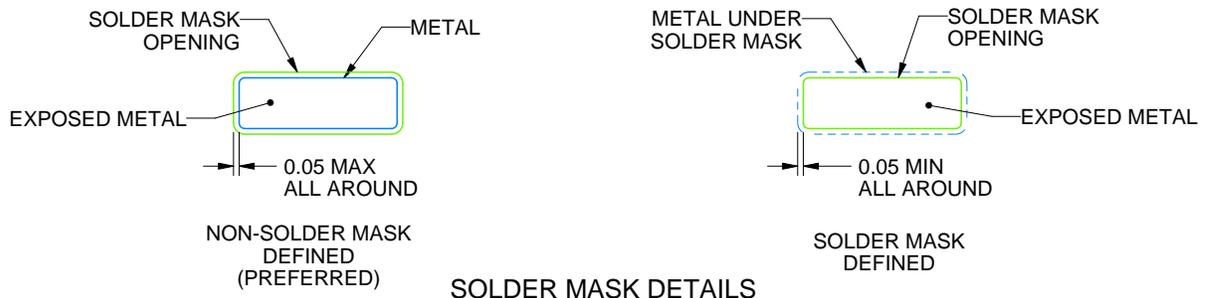
DGK0008A

™ VSSOP - 1.1 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 15X



SOLDER MASK DETAILS

4214862/A 04/2023

NOTES: (continued)

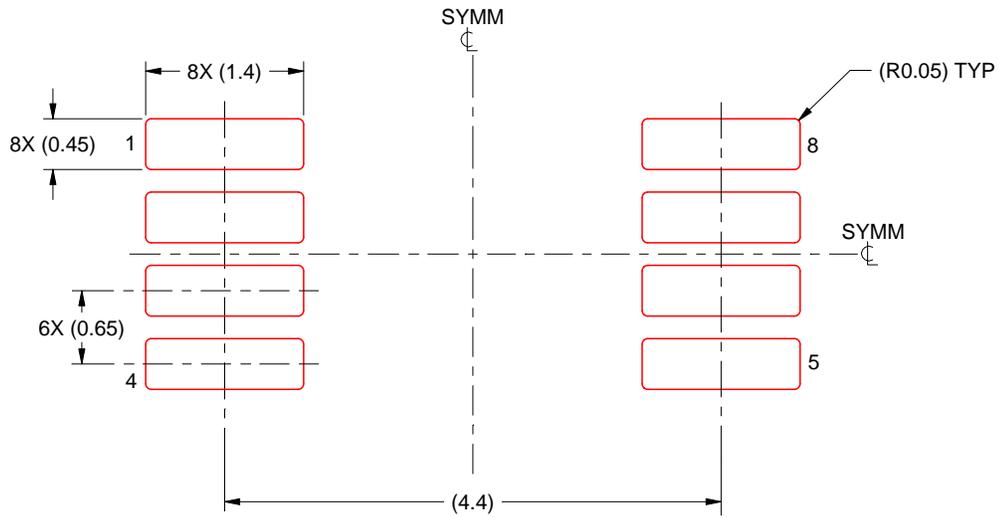
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
8. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.
9. Size of metal pad may vary due to creepage requirement.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DGK0008A

TM VSSOP - 1.1 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE

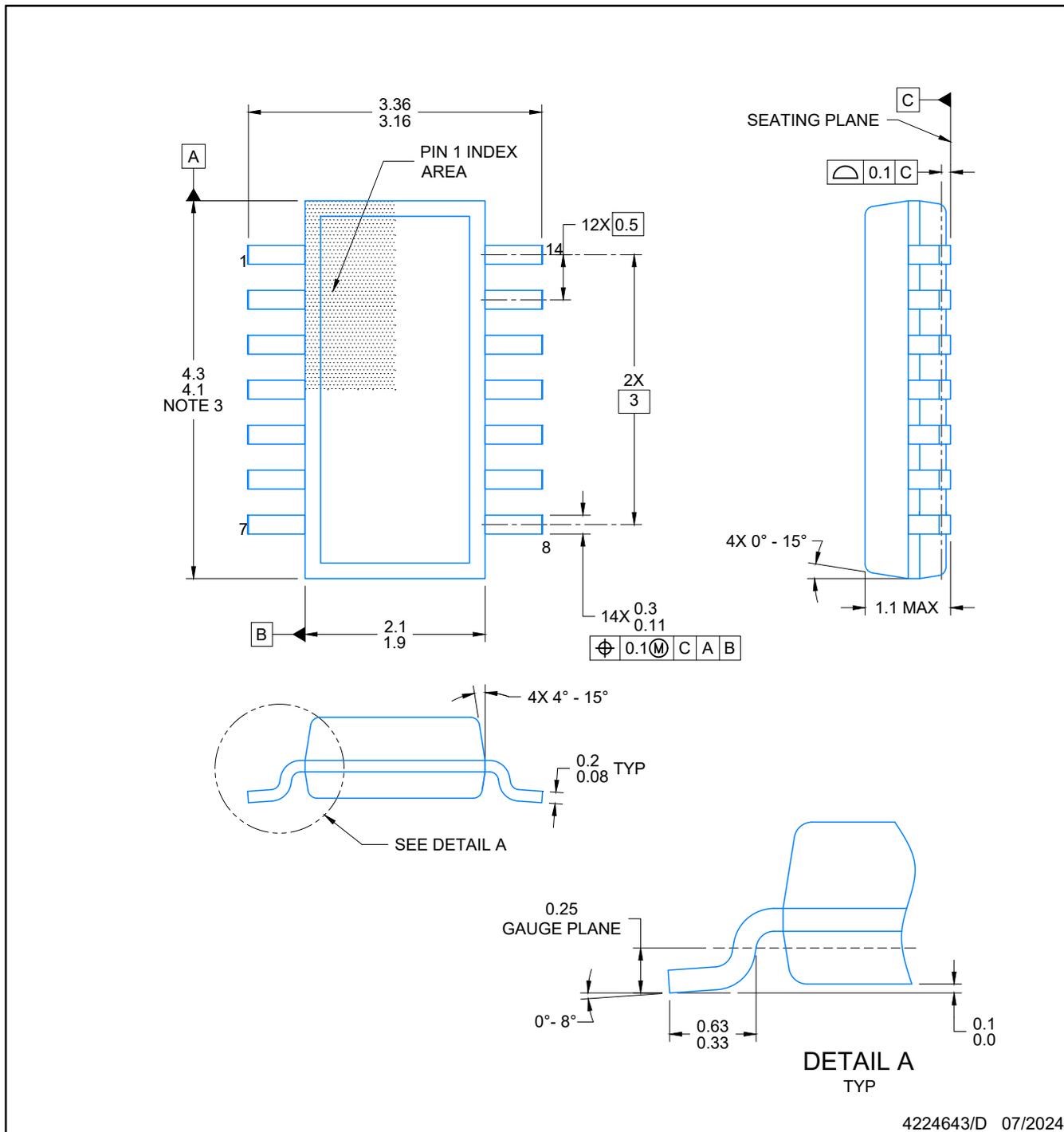


SOLDER PASTE EXAMPLE
SCALE: 15X

4214862/A 04/2023

NOTES: (continued)

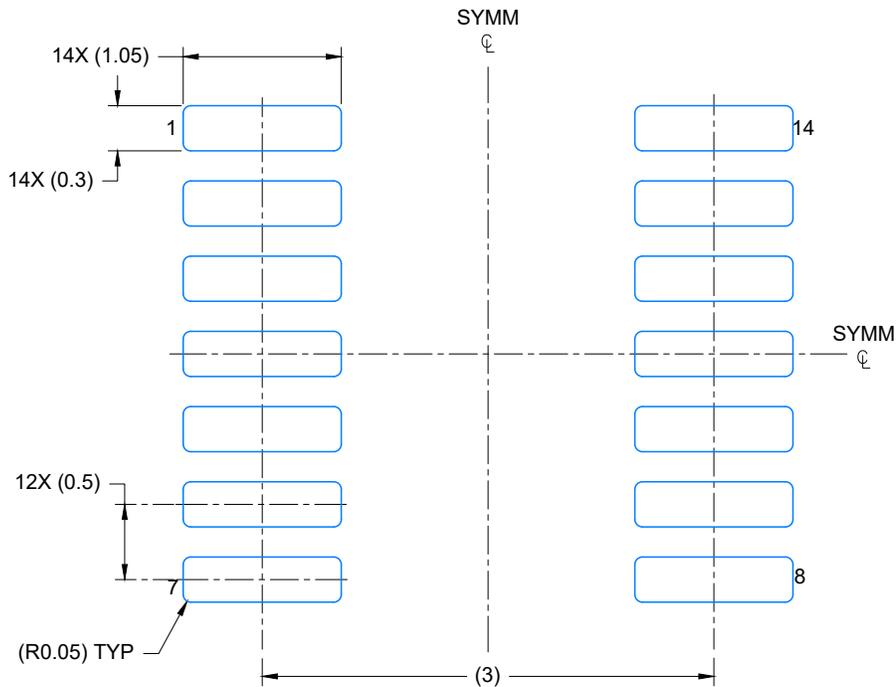
11. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
12. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.



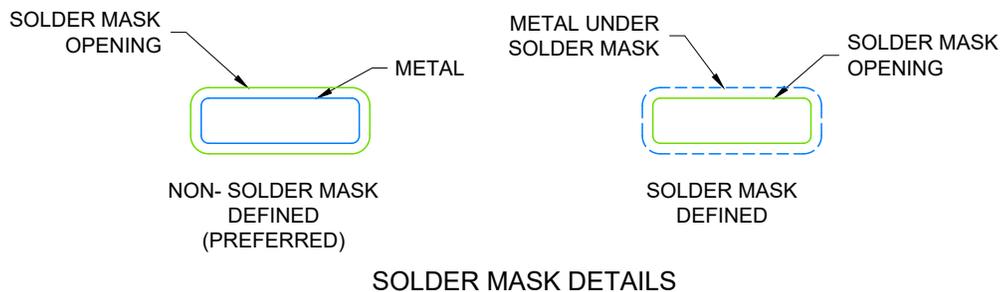
4224643/D 07/2024

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.50 per side.
5. Reference JEDEC Registration MO-345, Variation AB



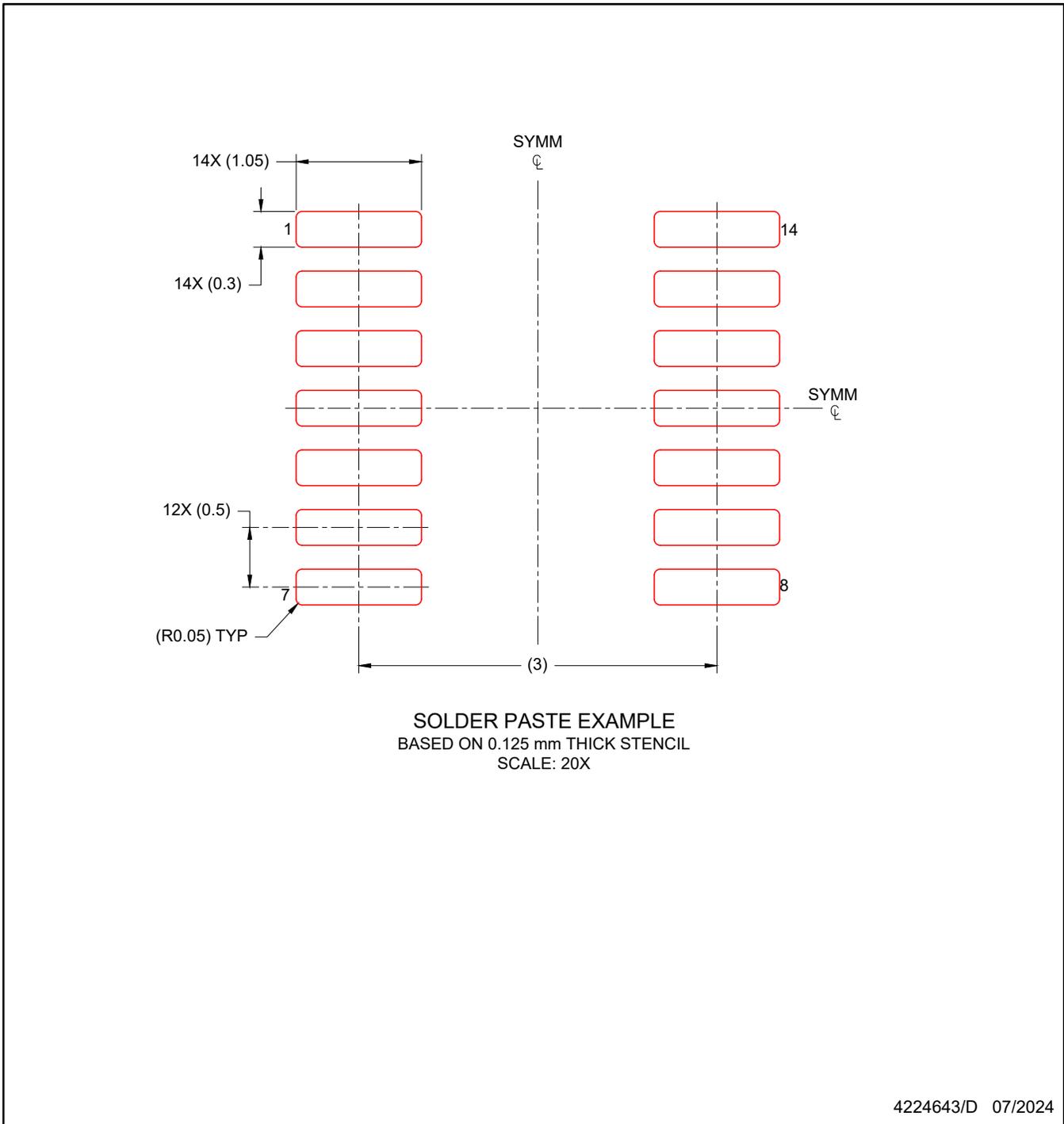
LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 20X



4224643/D 07/2024

NOTES: (continued)

- 6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.



4224643/D 07/2024

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

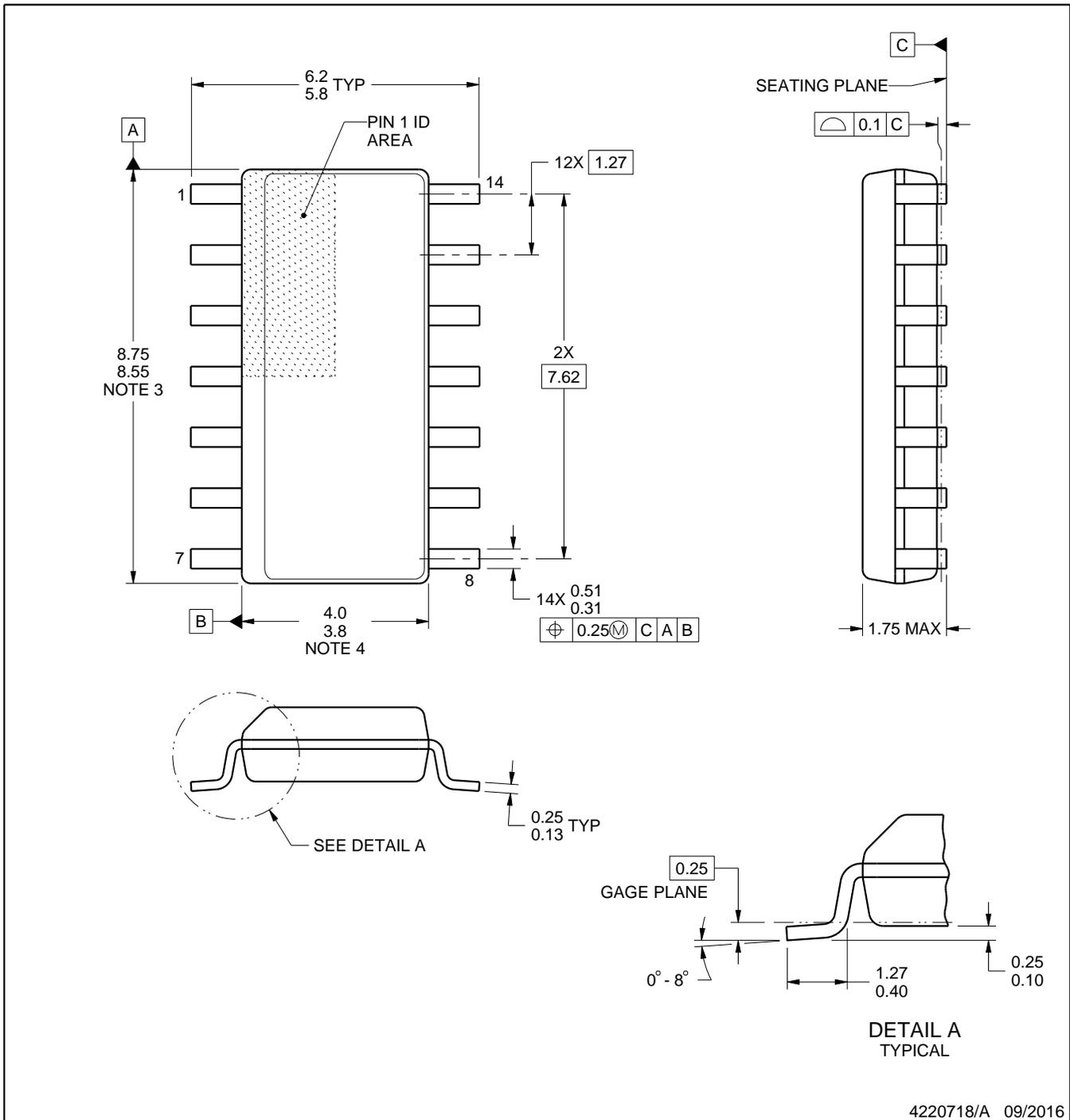
D0014A



PACKAGE OUTLINE

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



4220718/A 09/2016

NOTES:

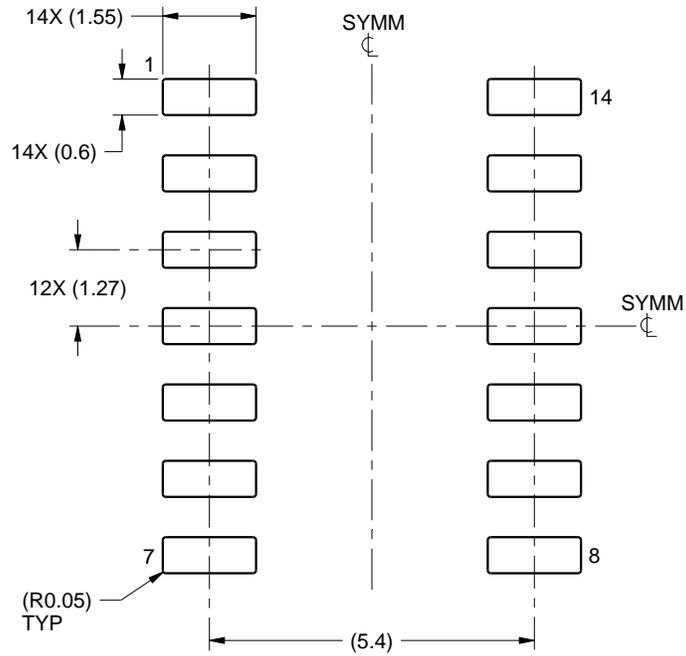
1. All linear dimensions are in millimeters. Dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm, per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.43 mm, per side.
5. Reference JEDEC registration MS-012, variation AB.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

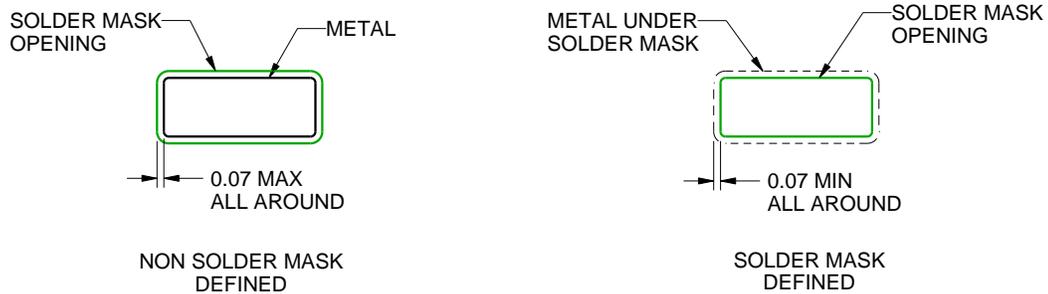
D0014A

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:8X



SOLDER MASK DETAILS

4220718/A 09/2016

NOTES: (continued)

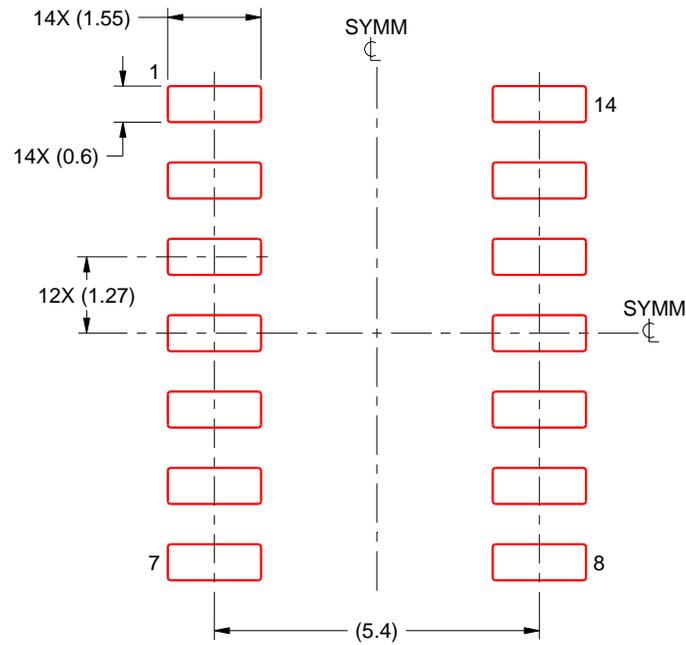
- 6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

D0014A

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:8X

4220718/A 09/2016

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日 : 2025 年 10 月